- (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG
- (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 1 (1881) 2 (1881) (1 2021) 2 (1881) 2 (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881) (1881)

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. April 2002 (25.04.2002)

#### (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/33817 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/03632

H03D 3/00 ·

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Oktober 2000 (16.10.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(71) Anmelder und

- (72) Erfinder: SCHWARTE, Rudolf [DE/DE]; Kreuztaler Strasse 56, 57250 Netphen (DE).
- (74) Anwalt: WEBER-SEIFFERT-LIEKE; Gustav-Freytag-Strasse 25, 65189 Wiesbaden (DE).

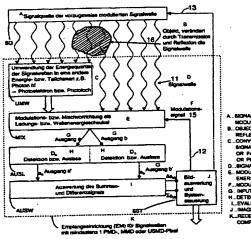
- Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, (81) AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DETECTING AND PROCESSING SIGNAL WAVES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG UND VERARBEITUNG VON SIGNALWELLEN



- (57) Abstract: The invention relates to a method for detecting and processing the amplitude and phase of signal waves, such as for example, electromagnetic waves and sound waves. A modulated signal source generates the signal waves which are modified in their path by a transmission medium or by reflection and scattering by at least one object. The modified signal waves are received and demodulated using a modulation signal which has a specific relationship to the modulation of the signal waves. The amplitude of the modulated signal waves and their phase relationship to the modulation signal are measured and evaluated. In order to obtain a rapid, direct evaluation, the demodulated signal wave is converted into an electrical charge or charge displacement in the receiving medium and is distributed in accordance with a modulation signal to at least two readout outputs and fed to an evaluation unit. The evaluation unit produces the sum and difference of the output signals thus supplying the value of the intensity and the phase position of the signal wave that has been scattered, reflected or delayed by the object. Part of the modulated signal waves that originate from the signal source is transmitted directly as a modulation signal to the readout outputs, or to readout elements connected thereto.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



vor Ablauf der f
 ür Änderungen der Anspr
 üche geltenden
 Frist; Ver
 öffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrift ein Verfahren zur Erfassung und Verarbeitung der Amplitude und Phase von Signalwellen, wie zum Beispiel elektromagnetischen Wellen und Schallwellen. Eine modulierte Signalquelle erzeugt die Signalwellen, die auf ihrem Weg durch ein Übertragungsmedium oder durch Reflexion und Streuung an mindestens einem Objekt verändert werden. Die so veränderten Signalwellen werden empfangen und mit einem Modulationssignal, das in einer bestimmten Beziehung zu der Modulation der Signalwelle steht demoduliert. Die Amplitude der modulierten Signalwelle und ihre Phasenbeziehung zum Modulationssignal werden gemessen und ausgewertet. Um eine schnelle und direkte Auswertung zu erhalten, wird die demodulierte Signalwelle in dem Empfängermedium in elektrische Ladung bzw. Ladungsverschiebung umgewandelt und nach Maßgabe eines Modulationssignals auf mindestens zwei Ausleseausgänge verteilt und einer Auswerteeinheit zugeführt. Die Auswerteeinheit bildet Summe und Differenz der Ausgangssignale, welche der Intensität und der Phasenlage der durch das Objekt gestreuten, reflektierten oder verzögerten Signalwelle liefert, wobei ein Teil der von der Signalquelle ausgehenden, modulierten Signalwellen als Modulationssignal unmittelbar auf die Ausleseausgänge bzw. mit diesen verbundene Ausleseelemente gegeben wird.

# Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung und Verarbeitung von Signalwellen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfassung und zur Verarbeitung der Amplitude und Phase von Signalwellen, insbesondere von elektromagnetischen Wellen im gesamten Bereich von den Mikrowellen über die Wärmestrahlung bis zur Gamma-Strahlung (X-Rays), weiterhin von akustischen Wellen bzw. Ultraschallwellen sowie von sonstigen Strom, Spannung oder Ladung generierenden Strahlungssignalen, im folgenden kurz als "Signalwellen" und je nach Anwendung auch als akustische, optische, elektromagnetische Signalwellen, Röntgenwellen oder Mikrowellen bezeichnet, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens.

Eine wichtige technische Aufgabenstellung in der Industrieproduktion und Automatisierung, in der Messtechnik, im Straßenverkehr, in der Sicherheitstechnik, Umweltmesstechnik und vielen weiteren Bereichen besteht darin, über die Ausbreitung von Signalwellen, d.h. berührungslos mittels Wellenausbreitung entweder passiv (Signalwellen fremd erzeugt) oder aktiv (Signalwellen selbst erzeugt) Informationen über die Signalwellen selbst und insbesondere über deren Quellen oder über Objekte, die die Wellen durch Reflexion oder Transmission insbesondere in der Phase und Amplitude verändert haben, zu erlangen. Messsysteme für derartige Aufgabenstellungen sind seit langem bekannt, insbesondere Laserradars für optische Signalwellen, Mikrowellenradars für Mikrowellen, Ultraschall-Sonare für Schallwellen und Computer-Tomographen für Röntgenwellen. Die vorzugsweise selbst erzeugten Signalwellen einer Signalquelle sind vzw. in geeigneter Weise moduliert. Wird diese Modulation eines sog. Trägersignals durch die zu vermessenden vzw. mehrdimensionalen Objekte in der Phase und Amplitude verändert, so können durch geeignete Demodulation der transmittierten und reflektierten Signalwellen Objektinformationen gewonnen werden, z.B. die Form eines dreidimensionalen Objektes durch Multipunkt- bzw. Multipixelvermessung. Die zugehörigen Empfangseinrichtungen sind sehr aufwendig und enthalten im Allgemeinen nur einen Empfänger. Um dennoch viele Messpunkte der Signalwelle zu vermessen, verwenden sie einen Scanner. Der Stand der Technik für optische Signalwellen wird z.B. in "Handbook of Computer Vision and

Applications", Volume 1, Sensors and Imaging, edited by Jähne et al., Academic Press, auf S. 463ff beschrieben. Dort wird eine neuartige Lösung zur Vereinfachung des optischen Empfängers beschrieben, der sog. Photomischdetektor oder "Photonic Mixer Device" (PMD), der erstmals in der DE 196 35 932.5 beschrieben wird.

Die durch die einfallende modulierte Lichtwelle im PMD generierten Photoladungen werden nach dem Stand der Technik mit Hilfe mindestens zweier Photogates einem demodulierenden Schaukelprozess ausgesetzt und im Gegentakt ausgelesen und ausgewertet, wodurch Aufwand und Größe des Empfängers um Größenordnungen reduziert werden, was den Aufbau eines bildgebenden Arrays aus vielen pixelartigen Empfängern ermöglicht. Trotz dieser außergewöhnlichen Fortschritte weisen derartige PMD-Pixelempfänger Nachteile auf: Die modulierenden Photogates verursachen eine Dämpfung des einfallenden Lichts. Außerdem wird das modulierende elektrische Driftfeld nicht optimal in Flussrichtung der Photoladung eingebracht. Die Modulationsbandbreite der Modulation der Photostromverteilung mittels dieser Modulationsphotogates ist praktisch auf etwa 1 GHz beschränkt. Weiter ist hiermit eine wesentliche Empfindlichkeitssteigerung durch entsprechende Ausgestaltung dieser bekannten CMOS-Modulationsphotogate-PMDs unter Nutzung einer Ladungsträgervervielfachung durch Stoßionisation (sog. Avalanche-Effekt) oder sonstige Sekundärelektronenvervielfachung schwerlich realisierbar.

Gesucht sind neue Lösungen für Photomischdetektoren ohne Modulationsphotogates mit insbesondere höherer Modulationsbandbreite bzw. Genauigkeit und höherer Empfindlichkeit.

Dieser Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, für optische Signalwellen neuartige vorteilhafte PMD-Empfängerprinzipien unter Vermeidung von Photogates vorzuschlagen und entsprechende Vorrichtungen zur Durchführung eines solchen Verfahrens vorzuschlagen und zugleich ein solches Verfahren auf andere Signalwellen wie Mikrowellen, Schallwellen und Röntgenstrahlen auszudehnen und entsprechende Vorrichtungen zur Durchführung eines solchen Verfahrens vorzuschlagen.

Ein entsprechendes Verfahren soll die Möglichkeit schaffen, die Empfangseinrichtungen für die recht unterschiedlichen Eigenschaften der genannten Arten von Signalwellen gezielt zu vereinfachen und zu verkleinern, so dass mit geringem Aufwand eine Vielzahl von Empfangspixeln parallel betrieben werden

kann, die Leistungsfähigkeit und Funktionalität erhöht und z.B. eine 3D-Bildaufnahme ermöglicht wird. Die Empfangseinrichtung soll so ausgelegt sein, dass eine Verstärkung und Verarbeitung des Trägersignals entscheidend reduziert wird und die Leistungsmerkmale wie Messempfindlichkeit, Messgenauigkeit usw. gesteigert werden.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Verfahrensanspruchs 1, durch die für verschiedene Signalwellen spezifische Präzisierung dieses Verfahrens und durch die nachfolgenden Vorrichtungsansprüche zur Durchführung des Verfahrens gelöst. Dieser Erfindung liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass ein gemeinsames, von der Art der Signalwellen unabhängiges Empfangsverfahren in einem demodulierenden Gegentakt-Schaukelprozess besteht und technisch vorteilhaft realisierbar ist, und dass für optische Signalwellen bzw. der von diesen generierten Photoladungen in Abwandlung des bekannten Verfahrens ein solcher Schaukelprozess nicht auf die bekannte Verwendung von Photogates in den CMOS- und CCD-Photogate-PMDs angewiesen ist und dass für verschiedene optische Aufgabenstellungen neuartige, sehr vorteilhafte alternative PMD-Verfahren und entsprechende PMD-Realisierungen angebbar sind und dass dieser demodulierende Gegentakt-Schaukelprozess auf sehr verschiedene Arten von Signalwellen wie Mikrowellen und Ultraschallwellen und Röntgenstrahlen anwendbar ist und dass entsprechende Vorrichtungen zur Durchführung dieses Verfahrens prinzipiell für alle Arten von Signalwellen angebbar sind.

Es wird also ein grundlegendes erfindungsgemäßes Verfahren vorgeschlagen, das auf alle Arten von Signalwellen angewendet werden kann und das eine wesentliche Vereinfachung des Messvorgangs zur Erfassung und Verarbeitung der Phase und Amplitude von Signalwellen erlaubt, da Detektion und Mischung in einem neuen Bauelement, einem inhärent mischenden Empfangspixel, vereinigt und integriert werden

erfindungsgemäßen die insbesondere sind Neuartig und vorteilhaft Demodulationsvorgänge der modulierten bzw. Mischdetektionsinhärenten Signalwelle bzw. der entsprechenden umgewandelten Signalwelle bzw. der gleichgerichteten Modulationswelle durch einen demodulierenden Gegentakt-Schaukelprozess mit einem in geeigneter Beziehung zur Modulation der Signalwelle stehenden Modulationssignal.

PCT/DE00/03632

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren, mit dem das Empfangsprinzip der Phasenund Amplitudenmessung der modulierten Signalwelle wesentlich vereinfacht und verbessert werden kann, wird eine modulierte Signalwelle von einer Signalquelle (SQ in Fig. 1) ausgesendet.

Bevor die Signalwelle 11 auf eine Empfangseinrichtung EM mit mindestens einem Empfangspixel für optische oder akustische oder Mikrowellen- oder Röntgen-Signalwellen trifft, durchläuft sie ein geeignetes Ausbreitungsmedium und wird vzw. durch Transmission und/oder Reflexion durch zu untersuchende Objekte 16 im Raum verändert. In der Empfangseinrichtung EM trifft die Signalwelle vzw. nach geeigneter Abbildung entweder über einen Signalumwandler UMW, der die Signalwelle in eine andere Teilchenart umwandelt oder direkt auf eine als Modulations- bzw. Mischvorrichtung wirksame Ladungs- bzw. Teilchen- bzw. Wellenenergieschaukel MIX. Die Modulation der Signalquelle SQ wird bei aktiver Beleuchtung bzw. Bestrahlung bzw. Beschallung über die Leitung 13 vzw. ebenso wie die Modulation bzw. Mischung des Mischvorrichtung (MIX) über die Leitung 12 von der Systemsteuerung (SST) gesteuert. In bestimmten Anwendungen kann das Modulationssignal auch fremdbestimmt bzw. unbekannt sein. Dann wird die Modulation der Signalwelle z.B. durch Scannen der Modulationsfrequenz oder der Codierung in der Mischvorrichtung (MIX) ermittelt und ihre Amplituden und Phasen werden pixelweise ausgewertet.

Die Modulations- bzw. Mischvorrichtung bewirkt mittels des Modulationssignals über eine mindestens zweifach richtungsmodulierende Wellenenergieschaukel (für z.B. Photonen oder Phononen) bzw. Energiequantenschaukel (für z.B. Photoelektronen) eine Gegentakt-Mischung bzw. –Demodulation der Signalwelle. Die so erhaltenen Energiequanten bzw. Ladungen stellen die gesuchten Mischprodukte dar und werden über die mindestens zwei Gegentakt-Ausgänge a und b auf die zwei Ausleseeinheiten Da und Db der Ausleseeinrichtung AUSL geleitet.

Die Detektions- bzw. Ausleseeinheit (AUSL) mit den separierten Ausgängen a' und b' Signalamplituden z.B. der durch Mittelung nimmt vorzugsweise eine und gibt die Stromgleichrichtung Stromauslese vor bzw. Ausgangssignale sa und sb an die Auswerteeinheit (AUSW) weiter. Je nach dem Auswerteziel werden diese Mischsignale hier z.B. für eine 3D-Bildauswertung einer Kurzzeitintegration bzw. Kurzzeitkorrelation unterzogen. Weiterhin wird vzw. in der

Auswerteeinheit die Differenz \( \Delta s\_{ab} \), die in der Regel die Autokorrelationsfunktion und die Summe \( \Delta s\_{ab} \), die die Signalwellenamplitude repräsentiert gebildet und an die Bildauswertung und Systemsteuerung SST weiter gegeben. Nichtkorrelierte Mischprodukte an den Ausgängen a und b sind aus Symmetriegründen gleich groß und werden erfindungsgemäß entweder durch die Art des Schaukelprozesses als Gleichanteil z.B. kapazitiv unterdrückt oder sie werden vzw. geregelt durch einen zusätzlich überlagerten kompensierenden Gleichanteil unterdrückt. Damit wird die Messdynamik des erfindungsgemäßen Verfahrens um Größenordnungen verbessert. Die Systemsteuerung und vzw. Bildauswertung (SST) bei Mehrpixelsystemen gibt die gesuchten anwendungsspezifischen Daten aus, z.B. eine 3D-Bildfolge, und steuert zugleich das System.

Unabhängig von der Art der betrachteten Signalwelle wird in einer derartigen erfindungsgemäßen Empfangseinrichtung bzw. in einem vollständigen Meßsystem mit Sende- und Empfangseinrichtung die Erfassung und Verarbeitung nach dem grundlegenden gemeinsamen Verfahren des Anspruchs 1 verwirklicht. Signalabhängige Unterschiede ergeben sich bei einer Präzisierung der einzelnen Verfahrensschritte und insbesondere bei der technischen Durchführung des Verfahrens.

Die Präzisierung der Verfahrensschritte für optische oder akustische oder Mikrowellen- oder Röntgen-Signalwellen und Beispiele für die entsprechende Durchführung dieses erfindungsgemäßen Verfahrens werden nachfolgend beschrieben. Dabei werden die elektromagnetischen Wellen aufgrund des unterschiedlichen Detektionsprinzips nach Mikrowellen (ohne Photoeffekt) und Optische Wellen (mit Photoeffekt etwa ab 15 THz) unterschieden.

- 1. Präzisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens und Beispiele zu seiner Durchführung für die Ultraschall-Mischdetektion und den Ultraschall-Mischdetektor bzw. Ultra Sonic Mixer Device **USMD**:
- 1.1 Für akustische bzw. Ultraschall-Signalwellen bestimmt ein Modulationssignal 15, vorzugsweise ein Gegentakt-Modulationssignal, mit Hilfe einer geeigneten Modulationsvorrichtung als Gegentakt-Phononenschaukel MIX, wann und in welchem Maße die einfallende Signalwelle bzw. deren Signalenergie in Form von Phononen vorzugsweise dem einen oder dem anderen von mindestens zwei Detektoren Da und Db der Detektions- und Auslesevorrichtung und vorzugsweise

einer Vielzahl von Detektoren, die mindestens zwei Detektorgruppen bilden, zugeteilt wird Diese Detektorgruppen können z.B. als zwei Gruppen von je 2, 4 oder 8 Zeilen von Kondensatormikrofonen vzw. in Luft oder Piezodetektoren in Luft oder Flüssigkeit ausgeführt sein. Die Ultraschall-Signalwelle 11 besteht vzw. aus einem amplitudenmodulierten Hochfrequenzträger. Er wird vzw. durch einen Wandler UMW zunächst in ein elektrischen Signal umgewandelt und vzw. unter nachfolgend und demoduliert Trägersignals Eliminierung des Mischvorrichtung MIX zugeführt und wie zum grundlegenden Verfahren beschrieben ausgelesen und ausgewertet. Die Mischung kann erfindungsgemäß auch in einer rein akustischen Mischvorrichtung MIX unmittelbar im akustischen Bereich erfolgen. Dabei wird vzw. die Energieschaukel (MIX) und die entsprechende Zuteilung der auf die Mitte zwischen den Detektorzeilen konzentrierte Signalwellenenergie auf die eine oder die andere Ultraschall-Detektorzeile Da oder Db mit geringen akustischen oder mechanischen Querbeeinflussungen und Kräften durch ein akustisches Modulationssignal 15 bewirkt. Die Einflussnahme des Modulationssignals erfolgt vorzugsweise über eine akustische bzw. Ultraschallanregung senkrecht zur Einfallsrichtung der Signalwelle in einer geeigneten Akustikkonstruktion, z.B. unter Einsatz von Piezoelementen. Durch Differenzbildung der mindestens zwei Detektor- bzw. Auslesesignale sa und sb in der Auswerteeinheit (AUSW) wird die Pixelphase zwischen der einfallenden Signalwelle und der Modulationsphase bestimmt. Durch Summenbildung wird die Pixelamplitude der betreffenden Signalwelle eines solchen USMD-Pixels bestimmt. Durch die Definition derartiger Ultraschall-Misch-Detektoren als USMD-Pixel und ihre Anwendung in Ultraschallzeilen und der Möglichkeiten völlia neue eröffnen sich Matrixkameras Ultraschall-Bildaufnahme, insbesondere Ultraschallmesstechnik und bestrahlungsselektiven, dreidimensionalen Vermessung. Für die technische Realisierung bieten sich die Verfahren der Mikrosystemtechnik, z.B. LIGA-Verfahren, an.

1.2 Eine beispielhafte Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens für Schallwellen enthält mindestens ein USMD-Pixel (Fig. 24). Die von der Signalquelle SQ abgestrahlte Schallwelle ist vzw. amplitudenmoduliert, z.B. eine Ultraschallträgerfrequenz im 200 KHz bis 20 MHz-Bereich, die mit einem

Modulationssignal im 10Hz- bis 10KHz-Bereich z.B. sinusmoduliert ist. Über eine Schalllinse bzw. Schallantenne 243a, z.B. eine Parabolspiegelantenne, wird die Signalwelle 11 auf mindestens ein USMD-Pixel abgebildet. Ein Schalldetektor je Pixel 244a wandelt die Signalwelle in ein entsprechendes Spannungs- oder Stromsignal 244b um, das vzw. verstärkt und dann demoduliert wird. Dieses empfangene Modulationssignal 246b wird zusammen mit dem Modulationssignal 15 u<sub>m</sub>(t - t<sub>d</sub>) der Systemsteuerung SST auf die Mischvorrichtung MIX mit integrierter Ausleseeinrichtung AUSL (247a) geleitet, die vzw. als integrierter 1bis 4-Quadrantenmultiplizierer 247a ausgeführt ist und das Mischprodukt vzw. im Gegentakt an den Ausgängen a' und b' liefert. Zur Ermittlung der Laufzeit τ mittels der Korrelationsfunktion werden deren Werte vzw. für  $t_d = 0$  /  $\frac{Tm}{4} / \frac{Tm}{2} / \frac{3Tm}{4}$  vermessen. Anschließend wertet die Auswerteschaltung AUSW vzw.die Korrelationsfunktion als Differenz  $\Delta S_{ab}$ , das Summensignal und die Signalbeträge aus, die durch die Bildauswertung und Systemsteuerung SST verarbeitet und anwendungsspezifisch aufbereitet und ausgegeben werden. Fig. 24 zeigt beispielhaft eine Messvorrichtung, die mit mehreren USMD-Pixeln eine Ultraschall-3D-Kamera bzw. ein 3D--Sonar bildet. Jedes USMD-Pixel wird dabei vzw. mikrosystemtechnisch und mikroelektronisch integriert aufgebaut, wobei die Mischvorrichtung vzw. als integrierter 1-4Quadranten-Mulriplizierer ausgeführt ist.

- 2. Präzisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens und Beispiele zu seiner Durchführung für die Mikrowellen-Mischdetektion und den Mikrowellen Mischdetektor bzw. Microwave Mixer Device MMD:
- 2.1 Die Signalquelle SQ sendet vzw. sehr kurzwellige elektromagnetische Signalwellen der Trägerfrequenz f<sub>T</sub> im Mikrowellenbereich aus, die über die Leitung 13 vzw. Amplitudenmoduliet sind. Ein Modulationssignal über die Leitung 12, vorzugsweise ein Gegentakt- Modulationssignal, bestimmt mittels der Modulationseinrichtung bzw. Energieschaukel (MIX), wann und in welchem Maße die einfallende Signalwelle bzw. deren Signalenergie in Form von Photonen oder über geeignete Antennen von der Signalwelle generierter Spannungen oder Ströme, die vzw. in der Gegentakt-Mischvorrichtung gleichgerichtet werden,

modulationsabhängig dem einen oder dem anderen von mindestens zwei Detektoren  $D_a$  und  $D_b$  mit zugehörigen Ausgängen zugeteilt wird.

- 2.2 In einem ersten Ausführungsbeispiel kann die Mikrowellen-Signalenergie über einen akustoelektrischen Modulator für Mikrowellen - analog zum akustooptischen Modulator - mit einer entsprechend sende- und empfangsseitig vereinbarten Modulationsfrequenz der Signalwelle und der demodulierenden Mischvorrichtung mindestens zwei zugeordneten Detektoren  $D_a$  und  $D_b$  zugeteilt werden. Vorzugsweise können auch einer Vielzahl von Detektoren, mindestens zwei Detektorgruppen bilden, z.B. zwei Gruppen von je 2, 4 oder 8 Zeilen von Dipolempfängern, die Energiequanten bzw. Photonen zugeteilt werden. Die Einflussnahme des Modulationssignals auf die Signalwelle erfolgt. Über den Brechungsindex einer Dichtewelle, z.B. über einen dem akustooptischen Modulator (AOM) entsprechenden quasioptischen, akustischen Mikrowellenmodulator. Als Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens bildet eine durch das Modulationssignal angeregte stehende Ultraschallwelle in einer geeigneten Materialplatte eine Serie paralleler Zylinderlinsen jeweils mit einer zugehörigen Fokuslinie unter Dichtemaximum. Da Dichtemaximum und Dichteminimum im Takt der Modulationsfrequenz ihre Position tauschen, wird die Mikrowellenenergie ebenso auf die Fokuslinien verteilt. In diesen Fokuslinien angeordnete Detektorzeilen bzw. Gruppen von Detektorzeilen Da und Db, die z.B. als polarisationsangepasste Dipolzeilen ausgeführt sind, liefern z.B. über hochfrequente Gleichrichtung die Signalamplituden bzw. Dipolströme sa und sb, deren Summe die Pixelintensität und deren Differenz die Pixelphase enthält. Durch Differenzbildung der mindestens zwei Detektorsignale wird die Pixelphase zwischen der einfallenden Signalwelle und der Modulationsphase und durch Summenbildung bzw. Betragsbildung die Pixelamplitude des betreffenden Mikrowellenmischdetektor(MMD)-Pixels bestimmt.
  - 2.3 In einer zweiten Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens auf Mikrowellenbasis mit einer Schottky-Dioden-Ladungsschaukel (Fig. 26 zeigt ein ähnliches, weiter entwickeltes Ausführungsbeispiel mit zusätzlicher Mischverstärkung) wird zunächst durch einen Umwandler (UMW) die Signalwelle in einen Antennenstrom umgewandelt. Zur Rückgewinnung des Modulationssignals dient vzw. eine Gleichrichterschaltung aus Schottkydioden

innerhalb der zusammengefassten Misch- und Auslesevorrichtung MIX+AUSL, im einfachsten symmetrischen Fall ein Paar antiparalleler Schottkydioden Da symmetrischen Antennenausgang. VZW. und  $D_h$ an einem Modulationssignal ist im einfachsten Fall ein Rechtecksignal, das den der Signalquelle SQ über die Leitung 13 ein- und Mikrowellenträger ausschaltet. Für die Demodulation in dieser Ladungsschaukel MIX+AUSL wird das entsprechende Modulationssignal als Gegentakt-Rechteckspannung ±um (t) über Koppelnetzwerke KNma und KNmb, vzw. als Koppelkapazitäten Са und Сь zusätzlich zu einer induktiven Entkopplung der Mikrowellen ausgeführt, symmetrisch an das Diodenpaar gelegt. Die mit unbekannter Laufzeit  $\tau$  bzw. Phase  $\phi_m$  verzögerte Eingangs-Signalwelle  $S_E(t-\tau)$  wird so je nach der Phasenlage der Diodenvorspannung einen Gleichrichterstrom durch die Diode  $D_a$  oder die Diode  $D_b$  verursachen und die Koppelkapazitäten  $C_a$  und  $C_b$ aufladen. Bei 90° Phasenverschiebung fließt aus Symmetriegründen der gleiche Gleichrichterstrom in die eine wie die andere Richtung, so dass der Summenstrom bzw. die Integrationsladung Null ergibt. Abweichungen dieses Symmetrie bei unkorrelierter Summenstromes der von Hintergrundbeleuchtung werden vzw. zur Referenzzierung der Messergebnisse der korrelierten Signalwelle mittels entsprechender zusätzlicher Messzyklen verwendet. Bei 0° Phasenverschiebung fließt ein maximaler Gleichrichterstrom in die eine Richtung, bei 180° Phasenverschiebung in die andere Richtung. Die Korrelationsfunktion über der Laufzeit weist bei Rechteckmodulation die bekannte Dreiecksform auf. Die Stromauslese der antisymmetrischen Ladungen auf  $C_a$  und  $C_b$  mit der Ausleseschaltung AUSL erfolgt bei so kleinen Spannungswerten oder niederfrequent so niederohmig, dass die Ladespannung und entsprechende Rückströme über die Dioden zu vernachlässigen sind. Die nichtkorrelierte Hintergrundstrahlung führt aus Symmetriegründen zu sich gegenseitig kompensierenden Ladungen auf den Koppelkapazitäten und wird auf diese Weise bis auf korrigierbare Symmetriefehler automatisch unterdrückt. Die gesamte Empfangseinrichtung besteht vzw. aus einer abbildenden Fresnel-Mikrowellenlinse bzw. Parabolspiegellinse, einem Array von vzw. Patchder Feldenergie Umwandlung Bildpixelarray zur Antennen als Strom/Spannungsenergie (UMW), ferner Mischvorrichtung + Auslese, der Auswertung AUSW sowie der nachfolgenden Bildauswertung. Nach jeder

Bildpunktauswertung der Größen  $\Delta S_{ab}$ , der Beträge von  $S_a$  und  $S_b$  und der Summe  $\Sigma S_{ab}$  kann ein 3D-Bild erzeugt werden. Die Koppelkondensatoren werden entsprechend der Bildrate vzw. über mindestens einen Reset-Schalter entladen. Zur Ermittlung der Laufzeit wird die Lage der Korrelationsfunktion KKF( $\tau$ ) =  $\Delta S_{ab}(\tau)$  über vzw. 4 Phasenmessungen ermittelt. Dazu wird das Modulationssignal der Mischeinrichtung in vier Stufen  $\phi_{md}$  = 0° / 90° / 180° und 270° bzw.  $t_d$  = 0 /  $\frac{Tm}{4}/\frac{Tm}{2}/\frac{3Tm}{4}$  verzögert. Die Laufzeit ergibt sich als  $\tau$  = 0,25Tm ( $\Delta$ Im/( $\Delta$ Re +  $\Delta$ Im)) mit  $\Delta$ Im =  $\Delta S_{ab}$  (90°) -  $\Delta S_{ab}$  (270°) und  $\Delta$ Re =  $\Delta S_{ab}$ (0°) -  $S_{ab}$ (180°).

2.4 Fig. 26 zeigt eine drittes Ausführungsbeispiel des Verfahrens für Mikrowellen, wie zuvor, jedoch mit zusätzlicher Mischverstärkung, die die Empfindlichkeit einer 3D-MMD-Kamera wesentlich zu steigern vermag, aber auch eine gewisse Kohärenz des Trägers voraussetzt. In Fig. 26 ist nur eines von mehreren MMD-Pixeln einer 3D-MMD-Kamera ausgeführt. In Fig. 27 sind die wesentlichen zugehörigen Signalverläufe des Meßablaufs und die vzw. 16 Messzyklen aufgeführt, die teilweise auch im Raummultiplex durchgeführt werden können. der Mischverstärkung wird in den durch die vzw. Zur Ralisierung bestimmten  $\pm u_m(t-t_d)$ Modulationsspannungen rechteckförmigen ein Teil zusätzlich Empfangssignal Diodenarbeitspunkten dem Sendesignals überlagert. Die Phase dieses Mischsignals erhöht bei richtiger Phasenlage den Gleichrichterwirkungsgrad bzgl. des Empfangssignals um ein Vielfaches. Da die Empfangsphase aber nicht bekannt ist, muss die Korrelationsfunktion bzgl. des hochfrequenten Trägers ermittelt werden. Dazu wird das Mischsignal ±ux(t) vzw. um vier Phasenstufen verzögert gegenüber dem Sendesignal eingesetzt, um so die Einhüllende und damit die Korrelationsfunktion des Modulationssignals und die gesuchte Laufzeit  $\tau$  zu ermitteln. Dabei kann vzw. eine Modulation des Trägers verwendet werden, die im Takt der Polarität des Modulationssignals die Trägerphase zwischen 0° und 180° umschaltet. Erfindungsgemäß wird eine Fülle weiterer Modulationsarten für verschiedene Anwendungsziele neben der 2PSK(Two Phase Shift Keying)-Trägermodulation vorgeschlagen, z.B. QPSK und Pseudo-Random-Phasenund/oder Amplitudenmodulation. Zur Referenzzierung der Messergebnisse werden erfindungsgemäß Vergleichsmessungen durchgeführt, z.B.

Signalwelle und ohne. Zur Erhöhung der Empfindlichkeit werden die beiden Arbeitspunkte gemäß Amplitude des vzw. rechteckigen Schaukel- bzw. Umschaltsignals ±u<sub>m</sub>(t) zu möglichst niedrigen antisymmetrischen Diodenströmen gelegt. Die durch entsprechende Nichtlinearitäten verursachten Fehler der Korrelationsfunktionen von Träger- und Mischsignal werden in der Auswertung berücksichtigt.

- 3 Insbesondere für optische Signalwellen werden neuartige und relativ unterschiedliche Verfahrenspräzisierungen und Vorrichtungen zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit sehr vorteilhaften Merkmalen unter Vermeidung der Nachteile von Photogates vorgeschlagen:
- 1. Metallische Modulationselektroden mit oder ohne Sellbstmodulation der Ausleseelektroden: ME/SM-PMD auf Basis. einer PIN-Photodioden-Technologie,
- 2. Metal-Semiconductor-Metal MSM-PMD auf Basis von Schottky-Photodioden,
- 3. APD-PMD auf Basis der Avalanche-Photodioden-Technologie,
- 4. Auf Vakuumröhren-Basis wird ein neuartiges sog. VAC-PMD und insbesondere auf Bildverstärkerröhrenbasis ein sog. MCP-PMD mit zusätzlicher Micro-Channel-Plate-Verstärkung vorgeschlagen.
- 5. AOM-PMD auf der Basis einer Wellenenergie-Schaukel mit Akusto-Optischem-Modulator,
- 6. Piezo-PMD auf Basis der durch eine Ultraschallwelle in den Schaukelprozess eingebrachten Piezospannung bzw. Piezofeldstärke,
- 7. Mikrospiegel-PMD auf Basis winkelmodulierter Mikrospiegelarrays vzw. für die Empfangsseite und die Sendeseite im erfindungsgemäßen Verfahren,
- 8. Zeitaufgelöste PMD-Spektroskopie mit zusätlicher spektraler Messung und Zuordnung von Relaxationszeiten der Quantenübergänge,
- 9. Röntgen-PMD mit modulierter Röntgenstrahlung und Auswertung insbesondere der Sekundärstrahlung in der Messobjekten,
- 10. 2D-PMD/USMD/MMD-Kamera für höchste 2D-Empfindlichkeit und spektrale Auflösung bei niedrigen Modulationsfrequenzen.

#### 3.1 ME/SM-PMD

In einer ersten Präzisierung des Verfahrens für optische Signalwellen wird ein neues und vorteilhaftes, inhärent mischendes optisches Empfangspixel bzw. PMD-Pixel,

bekannt als Photomischdetektor (Photonic Mixer Device PMD), vorgeschlagen, das keine Modulationsphotogates aufweist.

Die bisher bekannt gewordenen Photomischdetektoren weisen Modulationsphotogates auf, die das einfallende Licht dämpfen. Die Richtung des so eingebrachten Driftfeldes entspricht nur begrenzt der gewünschten Transportrichtung der Photoladungen. Vorgeschlagen werden Modulationselektroden, die die Ausleseelektroden überdeckend abschirmen und metallisch ausgeführt sein können und Photoladungen in unerwünschten Bereichen verhindern und zugleich ein effektiveres Driftfeld im photosensitiven Modulationsvolumen erzeugen.

Fig. 2 zeigt die Halbleiter-Photodiodenstruktur des ME/SM-PMD im Querschnitt in der doppelten Ausführung zur parallelen Inphase- und Quadraturephase-Messung. Die Gegentakt-Modulationsgeneratoren können wahlweise nur die Modulationselektroden ME $_1$  bzw. ME $_2$  oder zugleich die Auslesekathoden (K $_1$ , K $_2$ ) über  $C_K$  modulieren.

Fig. 3 einen Querschnitt eines Teils eines ME-PMD ohne Selbstmodulation und mit einer Ausführung der Offset- bzw. Hintergrundlichtstrom-Kompensation. Durch Messen der Auslese-Kathoden-Spannungen können die symmetrischen Offsetströme i<sub>off,a</sub> und i<sub>off,b</sub> so geregelt werden, dass der linearen Aussteuerbereich der Ausleseschaltung nicht verlassen wird.

besondere Eigenschaft der Die vorliegende Erfindung betrifft durch die Selbstmodulation durch die Ausleseelektroden im optischen Bereich auch MSM-PMD, APD-PMD, und VAC-PMD und damit alle Halbleiter-Photodiodenstrukturen (Fig. 2 - 8) und Vakuum-Photodiodenstrukturen (Fig. 19,20) bestehend aus mindestens zwei Photodioden und vzw. einer Vielzahl von Photodioden, die jeweils eine Anode (A1, A2) und eine vzw. gemeinsame Kathode (K) und bei der Halbleiter-Photodiodenstruktur alternativ jeweils eine Kathode (K1, K2) und eine vorzugsweise gemeinsame Anode (A) aufweisen, wobei die Anoden- und Kathodenbereiche der Halbleiter-Photodiodenstruktur jeweils durch geeignet dotierte Bereiche in oder in Verbindung mit einem photoempfindlichen Halbleitermaterial (3) definiert sind und wobei bei der Vakuum-Photodiodenstruktur die Kathode durch eine lichtempfindliche bzw. strahlungsempfindliche Photokathode (K) und die mindestens zwei Anoden (A1, A2) durch positiv vorgespannte Elektroden im gemeinsamen Vakuumgefäß (191) definiert sind, und wobei die Anoden und Kathoden jeweils elektrische Anschlüsse (A'1,2 bzw. K') aufweisen, und wobei in unmittelbarer Nähe der mindestens zwei

Anoden bzw. der mindestens zwei Kathoden durch geeignete Vorspannungen in der Raumladungszone bei der Halbleiterphotodiodenstruktur bzw. im Vakuum bei der Vakuumdiodenstruktur ein Modulationsvolumen definiert ist, in dem durch die eingestrahlten Lichtsignale über den inneren und/oder äußeren Photoeffekt Photoladungen bereitgestellt werden, und wobei vzw. mindestens zwei den jeweils mindestens zwei Anoden bzw. Kathoden zugeordneten Modulationselektroden (ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>) mit jeweils den elektrischen Anschlüssen (ME'<sub>1,2</sub>) ebenfalls in unmittelbarer Nähe des die Photoladung aufweisenden Modulationsvolumen angeordnet sind. Die mindestens zwei Modulationselektroden (ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>) sind nicht als

Die mindestens zwei Modulationselektroden (ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>) sind nicht als Modulationsphotogates, sondern so ausgeführt, dass sie das einfallende Licht nicht beeinträchtigen, und dass diese Halbleiterphotodiodenstruktur sowie diese Vakuumdiodenstruktur als Photomischdetektor betrieben werden kann, indem die Photoladung im Modulationsvolumen einem modulierten elektrischen Driftfeld ausgesetzt wird, das sie je nach dessen Polarität und Intensität vornehmlich zur einen der jeweils mindestens zwei als Ausleseelektroden wirkenden Elektroden (A1 oder A2 bzw. K1 oder K2) driften lässt, wobei das Modulationsdriftfeld verschiedenartig erzeugt werden kann, vzw.

- a) durch alleinige Modulation der jeweils mindestens zwei Anoden bzw. Kathoden vzw. mit einer Gegentaktmodulationsspannung (±u<sub>m</sub>), die deren Vorspannungen und deren kleinen zu erfassenden Signalspannungen aufgrund der Photoladungen bzw. Photoströme überlagert sind, wobei im einfachsten Fall keine Modulationselektroden vorgesehen sind, wie insbesondere beim MSM-PMD, oder wobei die mindestens zwei Modulationselektroden (ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>) nicht das Modulationsfeld, wohl aber die statischen elektrischen Felder z.B. zur Unterdrückung eines parasitären Transistoreffekts unterstützen, und wobei eine sehr geringe Dotierung der Raumladungszone vorteilhaft ist oder vzw.
- b) durch alleinige Modulation der jeweils mindestens zwei Modulationselektroden (ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>) mit vzw. einer Gegentaktmodulationsspannung (±u<sub>m</sub>), wobei für hohe Empfindlichkeit das kapazitive Übersprechen auf die Auslesekathoden bzw. Ausleseanoden durch ein gegenphasig eingekoppeltes Modulationssignal gleicher Amplitude kompensiert wird, und wobei unterstützend eine stehende akustische Welle in einem geeigneten piezoelektrischen Halbleitermaterial erzeugt wird, deren elektrische Feldkomponente das Modulationsdriftfeld unterstützt, oder vzw.

c) durch gleichzeitige, in der Amplitude und Phase und Vorspannung abgestimmte Modulation sowohl der jeweils mindestens zwei Ausleseelektroden (A1 und A2 zugehörigen als auch der mindestens zwei K1 und K2) bzw. Modulationselektroden (ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>), wobei die elektrischen Anschlüsse entsprechend der Modulationsart ausgeführt werden, wobei die elektrischen Anschlüsse der mindestens zwei Ausleseelektroden (A'1 und A'2 bzw. K'1 und K'2) über zugehörige, geeignete Auslesenetzwerke (AN1,2) mit einer Auswerteschaltung (AS) und im Falle der Modulation der Ausleseelektroden über geeignete Koppelnetzwerke (KN1,2) zugleich mit dem Modulationsgenerator (MG) verbunden sind und wobei die elektrischen Anschlüsse der mindestens zwei geeignete ME's) über (ME'<sub>1</sub>, Modulationselektroden zugehörigen Koppelnetzwerke (KN1,2) mit dem Modulationsgenerator (MG) verbunden sind.

#### 3.2 MSM-PMD

Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eine MSM-PMD im Querschnitt und Fig. 5 in der Aufsicht. Die Metallstreifen auf n-dotiertem Halbleiter stellen Schottky-Übergänge dar. Hier liegt reine Selbstmodulation der Ausleseanoden vor. Hohe Modulationsbandbreiten im GHz-Bereich ermöglichen höchste Messgenauigkeiten der Laufzeiten.

#### 3.3 APD-PMD

Fig. 6 zeigt den Querschnitt eines APD-PMD. Die Auslesekathoden sind mit einer p-Dotierung als Hochfeldzone umgeben und in Streifenform oder in Halbkugelform ausgeführt, um durch ein stark inhomogenes Feld den Avalanche-Effekt zu unterstützen. Die Vorspannung der Photodioden wird vzw. geregelt bis an die Grenze zum Durchbruch erhöht. Durch die zusätzliche Modulationsspannung entweder an den Auslesekathoden oder gemeinsam an der Anode wird der Photostrom im Takt der Modulationsspannung verstärkt, was dem Mischen der Ladungsschaukel gleichkommt.

#### 3.4 VAC-PMD und MCP-PMD

Zweitens wird für optische Signalwellen ein Vakuum-Photomischdetektor (Vac-PMD) vorgeschlagen, bei dem zunächst eine Photokathode als Wandler der Photonen in Photoelektronen vorgeordnet ist, und bei dem die Modulationseinrichtung bzw.

Ladungsschaukel aus modulierten Elektroden im Vakuum besteht, die den Elektronenstrom steuern.

- a) Durch Modulation vzw. im Gegentakt der Anodenspannung selbst von mindestens zwei vzw. benachbarter streifenförmiger Anoden, die die Verteilung der Elektronen gemäss dieser Modulationsspannung steuert.
- b) Durch modulierte, jeder Anode zugeordnete Gitter, die die Elektronen gemäss der Modulationsspannung auf die vorzugsweise unmodulierten mindestens zwei Anoden verteilen.
- c) Durch Modulation der streifenförmigen Metallisierung der der Photokathode als Anode zugewandten Stirnfläche einer Mikrokanalplatte (MCP) mit mindestens zwei Streifen, die vorzugsweise im Gegentakt moduliert werden, wird die Verteilung der Elektronen auf die die Elektronen vervielfachenden Mikrokanäle gesteuert. Diese 2D-Sekundärelektronenvervielfachung erfolgt nach dem Schaukelprozess bzw. Mischprozess und beeinträchtigt die Zeitauflösung nicht.

Hierbei kann bei größerer Pixelzahl dieser Vac- oder MCP-PMD vzw. anstelle einer Stromauslese auch eine optische Auslese über einen Leuchtschirm mittels CCD-Kamera erfolgen, indem der Strom freier Elektronen auf einen Leuchtschirm projiziert wird, wobei die entsprechenden Differenz- und Summenwerte  $\Delta s_{ab}$  und  $\Sigma s_{ab}$  der stromäquivalenten Signale aus den CCD-Ladungen zu bilden sind.

Für die Anordnung der Anodenstreifen in Fingerstruktur gelten analog zur bekannten PMD-Fingerstruktur ähnliche Strukturen.

Die in Fig. 19 dargestellte Ausführung einer VAC-PMD (19) zur erfindungsgemäßen Durchführung des Verfahrens ist bis auf die Begrenzung zum Fernen Infrarot bis etwa 2 μm die große spektrale Breite der Photokathode (K) insbesondere auch für energiereiche Strahlungsquanten unterschiedlicher Strahlungsarten von besonderer Bedeutung für viele neuartige Anwendungen. Die im Vakuum über der Photokathodenfläche vom Lichtsignal erzeugten Photoelektronen werden mit einigen 10 bis zu einigen 100 Volt in kurzer Flugzeit von einigen 10 bis zu einigen 100 ps die Strecke von etwa 0,1 bis etwa1mm von der Photokathodenfläche bis zu den Anoden A1 und A2 zurücklegen. Nach der Richtungsmodulation zu einer oder anderen Anodengruppe ist der Mischprozess bereits abgeschlossen, so dass einen Bandbreite von über 10 GHz erreichbar ist. Die Auswertungsmöglichkeiten der Mischprodukte beim Vakuum-PMD unterscheidet sich prinzipiell nicht von denen zum Halbleiter-PMD. Der entscheidende Unterschied große Vorteil liegt in der Möglichkeit

Ladungsträgervervielfachung, durch Verstärkung nachgeschalteten einer vorzugsweise durch Sekundärelektronenvervielfachung mittels einer Kanalplatte (Micro Channel Plate MCP) (201), die aus einer etwa 0,5 bis zu wenigen mm dicken Scheiben von etwa 100.000 Glasröhrchen pro cm² besteht, die als hoch verstärkende Auslesekanäle der Photoelektronen betrieben werden. Die der Photokathode zugewandte Stirnfläche der Kanalplatte ist dabei leitend, vorzugsweise metallisch, in Streifen beschichtet, die die mindestens zwei Anoden A1 und A2 darstellen, die zu mindestens zwei Gruppen von Anoden mit jeweils gemeinsamem Anschluss A'1a und A'2a gehören. Die gegenüberliegende Stirnfläche der Kanalplatte vorzugsweise eine für die weist beschichtet und metallisch insgesamt beiden zwischen Spannung geeignete Sekundärelektronenvervielfachung Stirnflächen auf.

Die Auslese der verstärkten Photoelektronen geschieht entweder direkt über eine paarweise, den modulierenden Anodenstreifen angepasste Pixelstruktur mit Ladungsauslese oder über eine Leuchtschicht und eine pixelweise optische Auslese.

#### 3.5 AOM-PMD

Drittens wird für optische Signalwellen eine Vorrichtung analog zu 2.1 für Mikrowellen zur Durchführung des Verfahrens vorgeschlagen, bei der ein akustooptischer Modulator (AOM) die Modulationseinrichtung bildet, die z.B. durch eine stehende akustische Welle analog zur beispielhaft angegebenen Modulationseinrichtung der Empfangs- und Auswerteeinrichtung für Mikrowellen die Photonen abwechselnd auf die Fokuslinien der so entstehenden Gradientenlinsen projiziert. In den Fokuslinien sind in diesem Fall mindestens zwei entsprechend geformte Fotodiodenstreifen Da und Db angeordnet, die die Signalenergieanteile detektieren und als Ladungen auslesen. Die übrige Konstellation der Empfangseinrichtung eines solchen AOM-PMD ist unverändert und mehrfach beschrieben.

#### 3.6 Piezo-PMD

Für optische Signalwellen wird eine Modulationsvorrichtung vorgeschlagen, bei der das elektrische, modulierende Feld der Ladungsschaukel zwischen den mindestens zwei Auslesedioden einer Halbleiter-PMD-Struktur durch eine vorzugsweise stehende akustische Welle in einem piezoelektrischen Halbleitermaterial erzeugt wird. Der Abstand der Auslesedioden entspricht dabei etwa der halben Wellenlänge

der akustooptischen Modulationswelle. In einem Ausführungsbeispiel regt die Modulationsspannung über einen Piezokristall die stehende Welle an, die über die Dichteschwankungen wiederum ein entsprechendes elektrisches Driftfeld zwischen den Ausleseelektroden erzeugt. Die übrige Konstellation der Empfangseinrichtung eines solchen Piezo-PMD in Fingerstruktur bleibt unverändert und ist mehrfach beschrieben.

Dieser Effekt kann zusätzlich durch von außen angelegte elektrische Modulationsfelder unterstützt werden.

#### 3.7 Mikrospiegel-PMD

Fünftens wird als Wellenenergieschaukel für elektromagnetische Wellen vzw. im optischen Bereich ein Array von Mikrospiegeln vorgeschlagen, die bis in den MHz-Bereich vzw. elektrostatisch mit dem Modulationssignal geschaltet werden und die einfallende Signalwelle auf jeweils mindestens 2 Detektoren umschalten. Die Differenz dieser Detektorsignale stellt die gesuchte Korrelationsfunktion ΔS<sub>ab</sub> dar.

# 3.8 Zeitaufgelöste PMD/USMD/MMD -Spektroskople

Wenn die modulierte optische Signalquelle Licht einer bestimmten Wellenlänge aussendet, wird nur die Reflektivität der beleuchteten Objekte bezüglich dieser Wellenlänge beleuchtungsselektiv gemessen. Diese Eigenschaft ermöglicht Anwendungen für spektroskopische Untersuchungen:

Wird die Signalquelle über einen weiten Wellenlängenbereich kontinuierlich oder schrittweise durchgestimmt, so erhält man die spektrale Reflektivität des Objektes als Punkt, Zeile oder Matrix in Abhängigkeit von der Wellenlänge.

Vzw. für den optischen Bereich ermöglicht eine erfindungsgemäße Ausführung zeitaufgelöste spektrale Messungen mit einem neuartigen Zeitauflösenden Spektrometer. Die Reflexion oder Transmission eines bestrahlten Objektes kann mit handelsüblichen Mikrospektrometern in der Intensität über der Wellenlänge aufgelöst werden. Eine mit UV-Licht bestrahlte Probe remittiert z.B. auch im längeren Wellenlängenbereich. Dieses Spektrum wird z.B. über ein Konkavgitter auf eine Fotodiodenzeile abgebildet und vermessen. Man erhält z.B. spezifische Spektrallinien, die die Probe kennzeichnen. Die zugehörigen Relexationszeiten dieser angeregten Elektronenübergänge sind gleichermaßen von großem Interesse. Dazu wird erfindungsgemäß die Bestrahlungsquelle moduliert und die

Fotodiodenzeile durch eine erfindungsgemäße PMD-Zeile ersetzt, die mit dem entsprechenden Modulationssignal beaufschlagt wird. Eine solches Zeitauflösendes Mikrospektrometer ermöglicht schnelle und preiswerte Stoffanalysen und große Verbesserungen in der zeitaufgelösten Fluoreszenzspektroskopie.

# 3.9 Röntgen-PMD

In vielen Messaufgaben sind Informationen über die Struktur im Inneren von 3D-Objekten erwünscht. MCP-PMD-Kameras eignen sich besonders für eine optische Tomographie bei entsprechender Tranzparenz der Objekte. Röntgenstrahlen im Wellenlängenbereich von 0,02nm bis zu einigen 10nm sind praktisch immer einsetzbar. Eine geeignete Signalquelle SQ für Röntgenstrahlen kann erfindungsgemäß z.B. dadurch realisiert werden, dass der Kathodenstrahlstrom einer Röntgenröhre z.B. über die Intensitätssteuerung mit dem Modulationssignal moduliert wird. Damit ist auch die Röntgenstrahlung intensitätsmoduliert. Röntgendetektoren können nach mindestens einem der vorgeschlagenen Prinzipien zur Realisierung des demodulierenden Gegentakt-Schaukelprozesses ausgelegt werden, z.B. ein MCP-PMD mit geeignetem Photokathodenmaterial oder eine CCD-Röntgenkamera auf Cadmium-Tellurid-Basis, ausgeführt als . Der besondere Vorteil liegt in der zusätzlichen präzisen Messmöglichkeit der Signalwellenlaufzeiten, insbesondere auch der im Objekt ausgelösten Sekundärstrahlungen.

#### 3.10 2D-PMD/USMD/MMD-Kamera

Durch Verwendung relativ niedriger Modulationsfrequenzen von z.B. einigen 10KHz bis zu wenigen MHz können die mit den erfindungsgemäßen optischen oder Ultraschall- oder Mikrowellen-Mischdetektoren ausgestatteten Empfangseinrichtungen (EM) annähernd im Maximum der Korrelationsfunktion der vorzugsweise gleichen Modulation der Signalquelle und des Modulationssignals betrieben werden. Die Laufzeiteffekte sind dann vernachlässigbar. Auf die Echolaufzeit- bzw. Phasenauswertung wird verzichtet und die entsprechenden Modulationseinrichtungen (MIX) werden einfacher und preisgünstiger aufgebaut. Der besondere Vorteil liegt in der MW-, US- und Licht-Bestrahlungsselektivität aufgrund der Korrelation, da nur die Signalquelle Gegentakt-Korrelationsergebnisse liefert. Aus Symmetriegründen wird der Offset- bzw. Gleichspannungs- oder Gleichstromsockel z.B. durch nicht korrelierte Hintergrund-Signalwellen mittels eines symmetrischen,

geregelten Offsetstromabzugs oder von vorn herein durch eine kapazitive Ladungsschaukel wie z. B. beim MSM(Metal-Semiconductor-Metal)-PMD an beiden Ausgängen der Energie- bzw. Ladungsschaukel (MIX) unterdrückt. Es werden nur die Beträge der aktiven Bestrahlung Sa und Sb bzw. nur die Intensität des 2D-Bildes ausgewertet.

Damit kann ein großes technisches Problem aus der Praxis gelöst werden. Erfindungsgemäße MW-, US- und Lichttaster, Reflex-, MW-, US- und Lichtschranken, Barcode-Leser und insbesondere 2D-PMD-Kameras, 2D-MMD-Kameras und 2D-USMD-Kameras messen nur die eigene aktive Bestrahlung, während die passive Hintergrundstrahlung, soweit sie mit dem verwendeten Modulationssignal bzw. mit der verwendeten Codierung nicht korreliert, nahezu vollständig unterdrückt wird.

Vielen Kombinationen der hier vorgestellten erfgem. Ausführungen des Verfahrens untereinander und mit verwandten Lösungen sind technisch und wirtschaftlich vorteilhaft, insbesondere .z.B. die Mischung von SM/ME-PMD-3D-Bildsensoren und CMOS-2D-Bildsensoren und die optische, pixelsychrone Kombination über einen Teilspiegel einer höchauflösenden Farbbildkamera und einer 3D-PMD-Kamera mit optimierter spektraler Zuordnung des modulierten und unmodulierten Lichtes, und die Mischung des inkohärenten PMD-Messverfahrens mit kohärenten Messverfahren wie z.B. Speckle-Interferometrie sowie die pixelsynchrone Kombination von PMD-Laufzeitverfahren und Triangulationsverfahren zur 3D-Bildverarbeitung.

Die Anwendungsbereiche der vorstehend beschriebenen Mischdetektoren und insbesondere der neuartigen Photomischdetektoren ist nahezu unbegrenzt. Mit Hilfe jeweils geeigneter peripherer Komponenten kann eine Vielzahl vorteilhafter Anwendungen insbesondere in einer Elektrooptischen-Multipliziererauslegung als elektrooptischer Mischer, Demultiplexer, Schalter, Gatter, Phasendetektor und elektrooptisches variables Dämpfungsglied und insbesondere in einer Korrelatorauslegung als Demodulator, Korrelator, Sampler, Abwärtsmischer, Dekodierer, Lock-in-Verstärker, und insbesondere mit einer peripheren Komponente in Form einer geeignet modulierten optischen Signalquelle vor allem als

dreidimensional vermessende und digitalisierende Photo- und Videokamera, als 3Dals Sicherheits-Lichtschranke .Sicherheits-Radar bzw. Nachtsichtgerät, einstellbarem Kontrollfenster bzw. Kontrollraum, als Optisches SAR (Synthetisches Apertur Radar)-Interferometer, wobei bei Letzterem gegenüber dem bekannten Mikrowellen-SAR Interferometer anstelle der Mikrowellenstrahlung modulierte optische der Mikrowellenkomponenten anstelle und Strahlung optische Komponenten eingesetzt werden, als lokales dreidimensionales Positionierungs- und Ortungssystem, als Autopilot für Fahrzeuge jeder Art, wobei ein Inertialsystem den Weltkoordinatenbezug der 3D-Bilder fortlaufend zu sichern hat, ferner als für insbesondere Innenraum-3D-Sicherheitssensorsystem und Außenraum-Fahrzeuge, weiterhin als Elektronisches 3D-Roboterauge, weiterhin in einer Demultiplexerauslegung als Signalweiche und Demultiplexer und in einer Differenzmultipliziererauslegung als Variables Dämpfungsglied, Elektrooptischer Schalter, Logisches Elektrooptisches Gatter, als kanalselektives Empfangselement nach den Prinzipien des Raummultiplex, des Codemultiplex, des Zeitmultiplex und des Frequenzmultiplex in der optischen Nachrichtenübertragung, als optisches Bussystem und als Elektrooptisches Vermittlungssystem z.B. mit einem Vielkanal-Raum- und Codemultiplexsignal eines LED- oder Laserdiodenarrays gegenüber einem gegenseitig optisch vollständig verbundenen PMD-Array mit wahlfreier PMD-Elektrooptischer Räumlicher Pixel-Decodierung 28), als (Fig. Lichtmodulator/Empfänger (sog. Spatial Light Modulator and Detector), als CDMA (Code-Division-Multiple Access)-Empfänger (Fig.28), als ein oder mehrere im Multiplexverfahren betriebene logische Empfangselemente in der optischen Schnittstelle einer sogenannten Chipkarte und in hochparallelen optischen Schnittstellen sogenannter Optischen Computer.

Die vorstehend beschriebenen erfindungsgemäßen Halbleiter-Photodiodenstrukturen mit ME/SM- und MSM- und APD-Strukturen mit wahlweise zugeordneten Modulationselektroden ME Strukturen weisen insbesondere die im folgenden aufgezählten Vorteile gegenüber dem Stand der Technik auf.

1. Die optische Dämpfung des Lichtsignals durch die modulierenden Photogates der bekannten PMD-Strukturen entfällt vollständig. Die Modulationselektroden bilden zugleich den erforderlichen Lichtschutz für die Ausleseelektroden und können als Metallelektroden höchste Modulationsfrequenzen übertragen.

2. Die Halbleiterstruktur ist wesentlich vereinfacht und erfordert weniger Prozessschritte zur Herstellung.

- 3. Da zwischen den gegenläufig modulierten Elektroden (z.B. A<sub>1</sub>,A<sub>2</sub> und ME<sub>1</sub>, ME<sub>2</sub>) keine weiteren Strukturen erforderlich sind, können die Elektrodenabstände und damit die Laufzeiten der Photoladungen entscheidend verringert werden.
- 4. Das Modulationsfeld wirkt unmittelbar in Richtung des gewünschten Photoladungstransportes. Dadurch ergibt sich eine effektivere Nutzung der Modulationsspannung mit dem Effekt der Erhöhung der Driftgeschwindigkeit und entsprechend höherer Modulationsbandbreite oder mit der Möglichkeit, die Modulationsleistung wesentlich zu verringern.
- 5. Durch den gemeinsamen Substrat-Masse-Kontakt mit optimal einstellbarer Sperrspannung werden die am Mischprozess nicht beteiligten Ladungsträger ohne Bandbreiteneinfluss resorbiert oder sie werden in den Mischprozess einbezogen.
- 6. Die Sperrspannung der Photodioden unterstützt den Ladungstransport für größere Eindringtiefen des Lichtsignals wesentlich, da sie bis zum Erreichen der Sättigungsfeldstärke und bis zur erforderlichen Ausdehnung der Raumladungszone einstellbar ist und so den Ladungstransport aus der Tiefe des photosensitiven Halbleitermaterials wesentlich beschleunigt. Hierdurch sind Bandbreiten erreichbar, die denen üblicher PIN-Photodioden entsprechen. Auf diese Weise eignet sich das erfindungsgemäße SM/ME-PMD auch für große Absorptionslängen.
- 7. Die Photodiodenstruktur des SM-PMD ist besonders vorteilhaft für geringe Eindringtiefen bzw. Absorptionslängen des Lichtsignals. Bei Absorptionslängen im 1-10µm-Bereich und bei einer Streifenstruktur mit z.B. einer Gitterkonstanten von 5-20µm und Elektrodenbreiten von 1-5µm werden Modulationsbandbreiten von mehreren GHz erwartet.
- 8. Die planare Streifenstruktur ist in verschiedenen Technologien und Halbleitermaterialien nahezu unabhängig von der Pixelgröße durch die Streifenbreite und jeweilige Fingerlänge flexibel an die gestellten PMD-Anforderungen anpassbar.
- 9. Für den Spektralbereich von ca. 4...7 µm sowie 8...12 µm kann z.B, mit relativ hoher Quantenausbeute und hinreichender Schnelligkeit von ca. 100MHz ein erfindungsgemäßes gekühltes SM/ME-PMD in InSb (Indium-Antimonid) sowie in HgCdTe-Technologie und damit eine entsprechend augensichere 3D-Kamera für höchste Frequenzen realisiert werden, die Nebel teilweise durchdringt.

10. Die beschriebene SM/ME-PMD-Struktur ist vorteilhaft für eine Ausführung mit Ladungsträgermultiplikation (Avalanche Effekt) durch eine Hochfeldzone geeignet.

- 11. Der Aufwand zur spektralen Signaltrennung von Modulationssignal und Photostromsignal bzw. elektrischem Lichtsignal mit Hilfe der Koppelnetzwerke und der Auslesenetzwerke muss jeweils nur einmal je Anoden- bzw. Kathodengruppe eines SM/ME-PMD-Pixels durchgeführt werden und kann vorzugsweise als Leitungskapazität einer von der Metallisierung der Anoden bzw. Kathoden (A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> bzw. K<sub>1</sub>., K<sub>2</sub>) und der Modulationszuleitung gebildeten Streifenleitung ausgebildet werden..
- 12.Gegenüber den heute üblichen Laufzeitdetektoren in kommerziellen Geräten, z.B. in Distanzmessgeräten DME und den Laser-Scannern LMS der Fa. Sick AG in 79177 Waldkirch, mit breitbandiger Detektion, breitbandiger Verstärkung und anschließender elektronischer Mischung weist der erfindungsgemäße PMD einen weiteren Geschwindigkeitsvorteil auf: Die Totlaufzeiten von Photoladungsträgem gehen nur teilweise in die Modulationsbandbreite ein, und die RC-Zeitkonstante mit der zusätzlichen Koppelkapazität des Modulationsnetzwerkes geht nicht ein, da beim Auslesen der Photoströme der Mischprozess bereits abgeschlossen ist.
- 13. Der beschriebene Doppel-ME/SMPMD in Fig. 8 weist durch die gegenüberliegenden Anoden und Kathoden die Struktur von mindestens zwei und vorzugsweise einer Vielzahl von parallel angeordneten PIN-Dioden auf, die vorzugsweise in drei verschiedenen Arten betrieben werden kann (In Fig. 8 sind die Modulationselektroden nicht ausgeführt):
  - Die gegenüberliegenden PMDs werden unabhängig , d.h. mit zwei unterschiedlichen, vorzugsweise Gegentakt-Modulationssignalen moduliert, wodurch der PIN-PMD eine doppelte PMD-Funktion, d.h. eine doppelte Gegentaktmischung durchführt.. Die beiden Mischprozesse beeinflussen sich dann nicht, wenn beide Gegentakt-Modulationssignale orthogonal sind. Sie beeinflussen sich trotz fehlender Signal-Orthogonalität auch dann nicht, wenn die Anordnung der gegenüberliegenden Elektroden orthogonal ist, wie im Ausführungsbeispiel (14) in Fig. 8 gezeigt. In diesem Fall kann erfindungsgemäß eine spektrale Trennung unterschiedlicher eingestrahlter Lichtsignale dadurch erzielt werden, dass auf der lichtzugewandten Seite das z.B. vornehmlich blaue Lichtsignal mit typisch geringerer Absorptionslänge mit nahe der Oberfläche die "blaue" Photoladung erzeugt, während z.B. das

vornehmlich rote Lichtsignal mit typisch längerer Absorptionslänge tiefer eindringt und vornehmlich, vorzugsweise unterstützt durch eine Reflexionsschicht, auf der lichtabgewandten Seite der Hableiterstruktur die "rote" Photoladung erzeugt. Der doppelseitige planare Aufbau kann auch vorteilhaft zur zweiseitigen Einkopplung von Lichtsignalen genutzt werden.

In weiteren Ausgestaltungen wird die vorliegende Erfindung als optoelektronisch integrierter PMD-Schaltkreis (OEIC) ausgeführt, insbesondere als digitale und analoge Phasenregelkreise (PMD – PLL Fig. 21, 22) und deren Einsatz in der freien und leitungsgebundenen optischen Kommunikation, Nachrichentechnik, Signalverarbeitung und Messtechnik.

Die SM/ME-PMD- oder MSM-PMD-Schaltung mit DC-Auslese und Kapaz. Modulationseinkopplung kann als Sampler für Tiefenbilder dienen.: Die Lichtquelle  $P_{opt}(t)$  und die Modulationsquelle – hier Samplungquelle  $u_m(t-T_D)$  – ist von etwa gleicher Nadelimpulsform. Nur bei gleicher Echo-Laufzeit  $T_{echo} = T_D$  sieht der Tiefenbildsampler beleuchtete Objekte. Damit ist jeweils deren Laufzeit bzw. Abstand festgestellt. Durch kontinuierliches Ändern der Verzögerungszeit  $T_D$  wird das ganze Tiefenbild mit allen parallel beleuchteten Pixeln in der Tiefe abgescannt. Die Empfindlichkeit kann durch die Scangeschwindigkeit bestimmt werden. Wenn die gleiche Tiefe immer wieder abgetastet wird, kann entsprechend lange der Photostrom je Pixel integriert werden. Das SM-Schottky-PMD-Array könnte ähnlich wie ein Samplingoszilloskop mit bis zu Millionen optischen Samplern anstatt mit 1 - 2 Kanälen oder elektr. Samplern betrieben werden. Elektrisch werden heute mit Schottky-Dioden Abtastzeiten von ca. 5ps erreicht. Optisch käme man nahezu in den gleichen Bereich, d.h. über 50 GHz-Bandbreite.

Der gleiche Sampler kann wie im Netzwerkanalysator als Harmonischer Mischer Oberwellen generieren, die  $\mu W$ -Signale aus dem gleichen Frequenzbereich von über 50 GHz heruntermischen und Phase u. Amplitude messbar machen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann der SM-PMD, insbesondere als Schottky-SM-PMD, als quasioptisches, vorzugsweise binäres Schaltelement

ausgelegt werden, z.B. in der Vermittlungstechnik, das hierzu von den Vermittlungsinformationen asynchron zu modulieren ist in lokalen faseroptischen Netzen insbesondere auf CDMA (Code Division Multiple Access)-Basis, in sog. Intelligenten optischen Lichtschranken sowie allgemein in allen elektrooptischen digitalen und analogen Phasenregelkreisen (PLL, insbesondere zu vereinfachten Taktrückgewinnung) und Decodierern wesentlich erweitert, wobei ein erfindungsgemäßer mikrooptischer PLL und mikrooptischer Decodierer für optische Nachrichtensignale vorteilhaft als OEIC (Opto-Elektronisch-Integrierter Schaltkreis) integrierbar ist.

- Figur 1 das Grundprinzip der direkten Gegentakt-Mischung der Signalwelle bzw. der von der Signalwelle im Wandler (UMW) abgeleiteten Teilchen auf mindestens zwei Ausgänge mit der zugehörigen Auslese und Auswertung der Differenzen, Summen und Beträge zur 3D-Bildauswertung.
- Figur 2 einen Schnitt durch einen Teil eines erfindungsgemäßen planaren Photomischdetektors mit Kathodenauslese der Photoelektronen, mit Modulationselektroden ME als Abschirmung der Auslesedioden, mit einer 2-Phasenmischung (0, 90° bzw. I/Q) und mit einer allgemeinen Mindestbeschaltung,
- Figur 3 einen Schnitt durch einen Teil eines erfindungsgemäßen planaren Photomischdetektors nach Fig. 2 mit einer beispielhaften Ausführung der Ausleseschaltung und einer zusätzlichen, geregelten Kompensation unkorrelierter symmetrischer Photoströme.
- Figur 4 einen Schnitt durch einen Teil eines erfindungsgemäßen planaren Photomischdetektors in Schottkydioden-Technik mit Anodenmodulation und –auslese und mit einer vorteilhaften Schaltung für den Betrieb als Korrelator usw.,
- Fig. 4a das Ersatzbild der MSM-Schottkydiodenstruktur bzgl. der Klemmen A<sub>1</sub>' und A<sub>2</sub>'
- Figur 5 die Aufsicht des Photomischdetektors nach Fig. 4 einschließlich einer vorteilhaften Beschaltung für vorzugsweise Korrelatoranwendungen.
- Figur 6 einen planaren Avalanche-Photomischdetektor, dargestellt im Querschnitt von streifenförmigen oder halbkugelförmigen Auslesedioden mit Lawineneffekt-Hochfeldzone.

Figur 8 eine zweiseitige orthogonale Streifenstruktur für 4Phasen-PMD-Betrieb (Modulationselektroden ME1 bis ME4 nicht ausgeführt).

Figur 9 ein Photomischdetektor-Phasenregelkreis (PLL) insbesondere mit CDMA-Taktrückgewinnung

Figur 18 eine 3D-Kamera auf PMD-Basis mit aktiver modulierter Lichtsignalquelle und optischer Referenz.

Figur 19 eine Vakuum-PMD Struktur, gitterartige zusätzlich Modulationselektroden ME sind nicht ausgeführt.

Figur 20 ein MCP-PMD, ein Vakuum-PMD mit nachgeschalteter Mikrokanalplatten-Verstärkung

Figur 22 das Blockschaltbild einer SM-PMD-Kamera mit PN-Modulation der Signalwelle und DPN-Demodulation über jeweils Modulationselektroden MEa und MEb, hier mit am und bm bezeichnet, mit leicht unterschiedlichen Modulationsfrequenzen sowie mit gemeinsamer Referenzzierung aller Zielpixel durch ein Referenzsignal.

Fig. 24 das Blockschaltbild eines Ultraschall(US)-PMD-Pixels in einer 3D-Messvorrichtung mit Umwandler UMW, der Mischvorrichtung MIX (z.B. als 1- 4-Quadranten-Multiplizierer), der Auslese, Auswertung und Systemsteuerung SST und einer Signalquelle SQ.

Fig. 25 ein Ausführungsbeispiel von Block MIX + AUSL in Fig. 24 als 1-Quadranten-Multiplizierer in CMOS-Technologie.

Fig. 26 ein Blockschaltbild eines Mikrowellen-Misch-Detektor(MMD)-Pixels in einer 3D-Messvorrichtung mit einer μW-Patchantenne als UMW, einer Schottkydiodenstruktur als MIX und AUSL, AUS, SST, der Signalquelle SQ und je einem Phasenschaltglied des Trägersignals und des Modulationssignals.

Fig. 27 die zum Betrieb des MMD-Pixels mit Mischverstärkung in Fig. 26 wichtigsten Signale.

Fig. 28 ein Blockschaltbild einer optischen Schnittstelle für Vermittlung, Routing usw. mit einem Laserdiodenarray als Sender und einem zugeordneten PMD-Array als CDMA-Empfänger.

PCT/DE00/03632

# Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung und zur Verarbeitung der Amplitude und Phase von Signalwellen, insbesondere von elektromagnetischen Wellen im gesamten Bereich von den Mikrowellen über die Wärmestrahlung bis zur Gamma-Strahlung (X-Rays), weiterhin von akustischen Wellen bzw. Ultraschallwellen sowie von sonstigen ladungsträger-generierenden Strahlungssignalen (im folgenden kurz als "Signalwellen" und je nach Anwendung auch als akustische, optische, elektromagnetische Signalwellen oder Mikrowellen bezeichnet), wobei eine modulierte Signalquelle SQ Signalwellen erzeugt, die auf ihrem Weg durch ein Übertragungsmedium bzw. Objekt oder durch Reflexion und Streuung an mindestens einem Objekt verändert werden, die von einer Empfangseinrichtung EM empfangen und dort mit einem Modulationssignal 15, das in einer Beziehung zu der Modulation der Signalwelle steht, demoduliert und bezüglich der Amplitude der modulierten Signalwelle und der Phasenbeziehung der Modulationsphase der Signalwelle und des Modulationssignals 15 vermessen und ausgewertet wird, bei dem die Demodulation der modulierten Signalwelle nicht wie üblich nach einer Umwandlung der hochfrequenten Signalwelle in einen entsprechenden Strom mit anschließender Verstärkung und elektrisch-elektrischer Mischung und Korrelation durchgeführt wird, sondern bei dem die einfallende Signalwelle durch eine geeignete Mischvorrichtung (MIX) direkt demoduliert wird und somit nur das informationstragende demodulierte Signal und nicht der Träger der modulierten Signalwelle zu verarbeiten ist, wobei diese Mischvorrichtung die Signalwellenenergie bzw. ihre Wellenenergieteilchen oder solche diese Wellenenergieteilchen unmittelbar repräsentierenden Teilchen aufgrund einer Umwandlung durch einen vorgeordneten Wandler (UMW), z.B. einer quantenoptischen Umwandlung von Photonen in angeregte Photoelektronen bzw. Löcher, die für die Demodulation der optischen Signalwelle die einfallenden Photonen repräsentieren, in einem Wellenenergieschaukel bzw. Gegentakt-Schaukelprozess mit einer Ladungsschaukel im Rhythmus und nach Maßgabe eines vzw. digitalen Modulationssignals auf mindestens zwei Detektions- bzw. Ausleseeiner Detektions-Mischprodukte verteilt und Ausgänge als Ausleseeinheit (AUSL) zuführt, wobei dieser Schaukelprozeß im Falle der

Umwandlung von Photonen in zugehörige Ladungsträger durch eine neuartige Ladungsschaukel in vorteilhafter Weise die Nachteile beim Einsatz Betreiben | einer der bekannten Modulationsphotogates zum Photoladungsschaukel vollständig umgeht, wobel diese mindestens zwei Ausgangssignale sa und sb in einer nachgeschalteten Auswerteeinheit (AUSW) bezüglich der Differenz und der Summe dieser Ausgangssignale ausgewertet und anwendungsspezifisch weiterverarbeitet werden, wobei über einen bekannten Kanal ein Teil der Signalquellenenergie der Empfangseinrichtung direkt als Referenz-Signalwelle zugeführt wird, und wobei diese Signalwellen vorzugsweise als optische Signalwellen oder akustische Signalwellen oder Mikrowellen oder Röntgenstrahlen mit Signalquelle, der Auslegung der entsprechender | physikalischer Modulationseinrichtung und der Detektions- und Ausleseeinrichtung ausgeführt sind.

# 2. Verfahren nach Anspruch 1,

bei dem die unterschiedlichen Eigenschaften der Mischprodukte des Gegentakt-Schaukelprozesses in der Mischvorrichtung MIX für korrelierte Signalwellen,  $s_a$  und  $s_b$  ungerade, und für nichtkorrelierte Signalwellen,  $s_a$  und  $s_b$  gerade, zur Trennung und vzw. zur Unterdrückung einer störenden nichtkorrelierten Hintergrundstrahlung genutzt werden.

- 3 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswahl des zu nutzenden Mischproduktes durch die konstante oder variable oder adaptiv dem Lichtsignal angepaßte Einstellung der vorzugsweise gleichen spektralen Übertragungsbereiche der Auslesenetzwerke erfolgt.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Modulationssignale und die dem Photostrom entsprechenden Auslesesignale dadurch getrennt werden, daß der Spektralbereich der Modulationssignale hinreichend weit von dem des gewünschten Mischproduktes entfernt liegt, und daß der Übertragungsbereich der Auslesenetzwerke dem gewünschten Mischprodukt von Lichtsignal und Modulationssignal angepaßt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die spezifische Eigenschaft des Photomischdetektors insbesondere als Korrelator oder als elektrooptischer Schalter durch entsprechende Auslegung der Kombination von Auslesenetzwerk und Koppelnetzwerk einstellbar ist,

- 6 Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Photoströme  $(i_1, i_2)$  oder die entsprechenden Photoladungen  $q_1=i_1T$  und  $q_2=i_2T$  (aufgrund der Kurzzeitintegration über der Zeit T) über die Auslesenetzwerke AN<sub>1</sub> und AN<sub>2</sub> an mindestens eine Verarbeitungseinheit gegeben werden, im Fall der Korrelationsanwendung vorzugsweise an eine Auswerteschaltung (AS), in der die zugehörigen Spannungen  $u_1$  und  $u_2$  und insbesondere die Differenzspannung  $u_{\Delta}=u_1-u_2$  und die Summenspannung  $u_{\Sigma}=u_1+u_2$  ermittelt und als Basisband Mischprodukte ausgegeben werden und im Fall der Anwendung als EO(Elektrooptischer)-Schalter und Demultiplexer an relativ breitbandige, an die Bandbreite des Lichtsignals angepaßte Auslesenetzwerke und Verarbeitungseinheiten weitergeleitet werden.
- 7. Verfahren nach Anspruch 1bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Differenzspannung  $u_{\Delta}$  für modulierte und für unmodulierte Lichtsignale durch Variation der Amplitude  $u_m$  von  $-u_m$  bis  $+u_m$  der vorzugsweise Gegentakt-Modulationsspannung zwischen -100% und +100% der Modulationskennlinie für  $u_{\Delta}$  einstellbar ist und vorzugsweise in der Auswertung auf die von der Variation unbeeinflußte Summenspannung  $u_{\Sigma}$  bezogen wird.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der SM-PMD mit Katodenmodulation und –auslese (1) und/oder mit Anodenmodulation und –auslese (2, 19) in Verbindung mit einer ersten elektrischen Zusammenschaltung peripherer Komponenten (31) für die Korrelation des einfallenden Lichtsignals mit den beiden Modulationspannungen u<sub>m1</sub>(t) und u<sub>m2</sub>(t) einen Korrelator bildet, und vorzugsweise in einer Ausführung der beiden Modulationspannungen als Gegentakt-Modulationsspannung ±um(t) einen Gegentaktkorrelator bildet, wobei das Korrelationsergebnis vorzugsweise als Ausgangsspannung u<sub>A</sub> der ersten elektrischen Zusammenschaltung peripherer Komponenten (31) abgreifbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder mehrere SM-PMD mit Katodenmodulation und -auslese (1) und/oder mit Anodenmodulation und -auslese (2, 4, 19) in Verbindung mit einer zweiten elektrischen Zusammenschaltung peripherer Komponenten einen oder mehrere Elektrooptischer Schalter, Signalweichen, Demultiplexer, Multiplizierer, Logische Elektrooptische Gatter usw. darstellen, die das einfallende Lichtsignal über die beiden Modulationspannungen  $u_{m1}(t)$  und  $u_{m2}(t)$  wahlweise auf einen der mindestens zwei Ausleseelektroden schaltbar ist bildet.

- 10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweils für den Mischprozeß erforderlichen Merkmale des selbstmischenden Photomischdetektors des selbstmischenden und Kathodenmodulation und -auslese mit -auslese in einem Anodenmodulation und **Photomischdetektors** mit doppeltmischenden Photomischdetektor (14) vereinigt sind.
- 11. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet daß, die in einem Kommunikationsnetz auf Leiterbas**is** oder i im Freiraum eine optischen PMD-Pixel mit mindestens ein oder mehrere Sende/Empfangsstationen vorzugsweise unterschiedlicher Modulation enthält, wobei ein oder mehrere Lichtsignale, die aufgrund unterschiedlicher Modulation z.B. im Frequenz-, Code- und Zeitmultiplex ein oder mehreren Kommunikationskanälen entsprechen, jeweils entsprechend einer wählbaren PMD-Modulation ausgewählt und empfangen werden, wobei die ein oder mehreren PMD-Pixel vorzugsweise in einen analogen oder digitalen Phasenregelkreis vorzugsweise im gleichen Halbleiterschaltkreis integriert eingebunden sind.
- 12. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Lichtsignal über einen oder mehrere Lichtwellenleiter in ein oder mehrere Photomischdetektoren eingekoppelt wird.

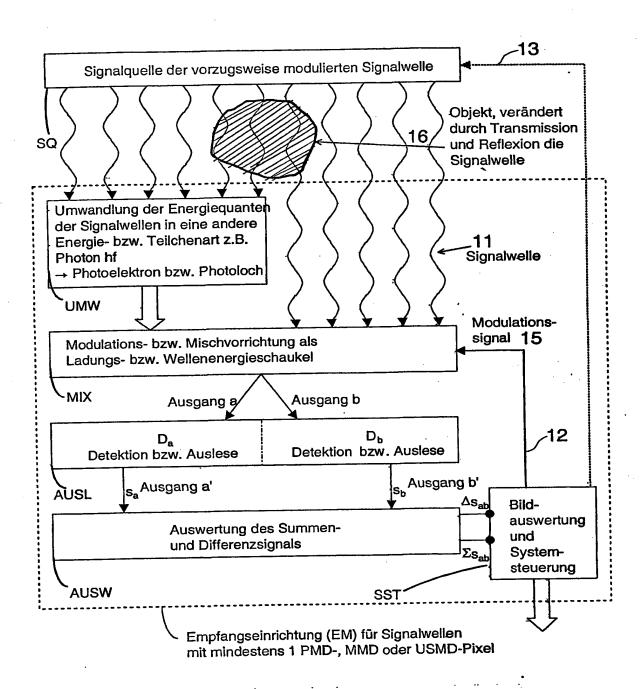
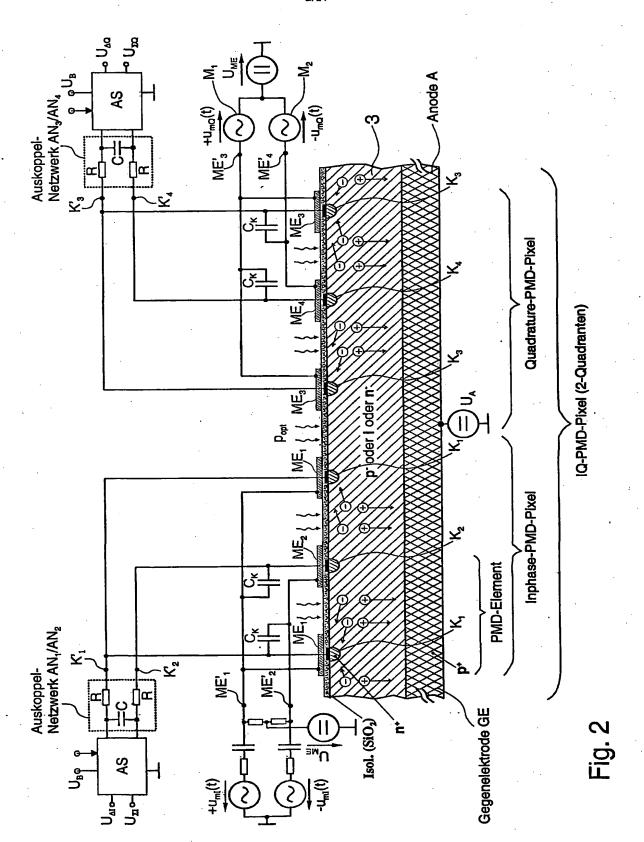
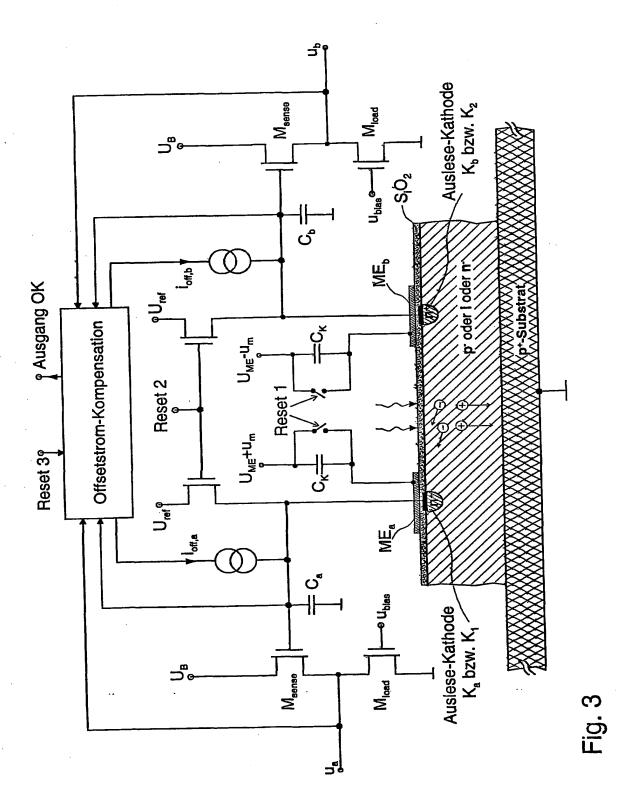


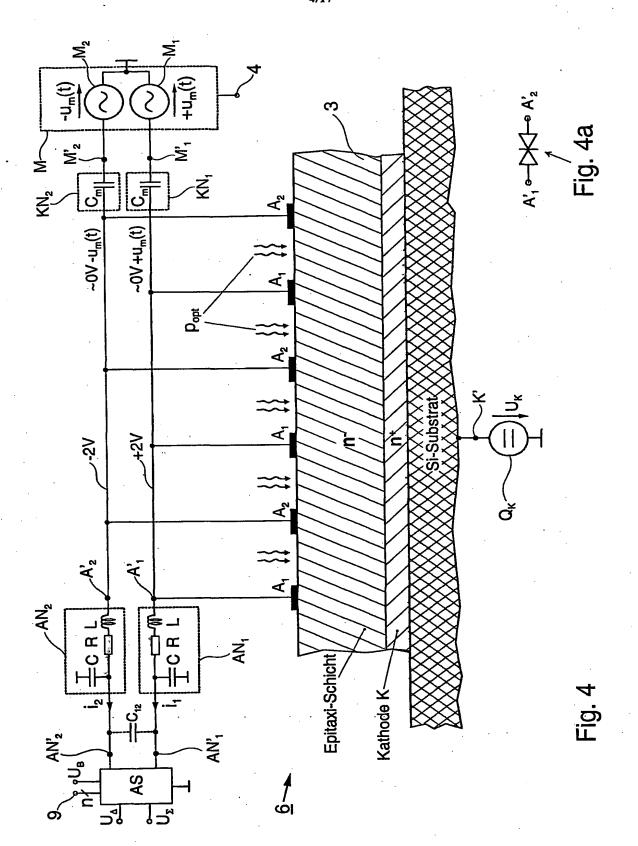
Fig. 1



**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 



ERSATZBLATT (REGEL 26)



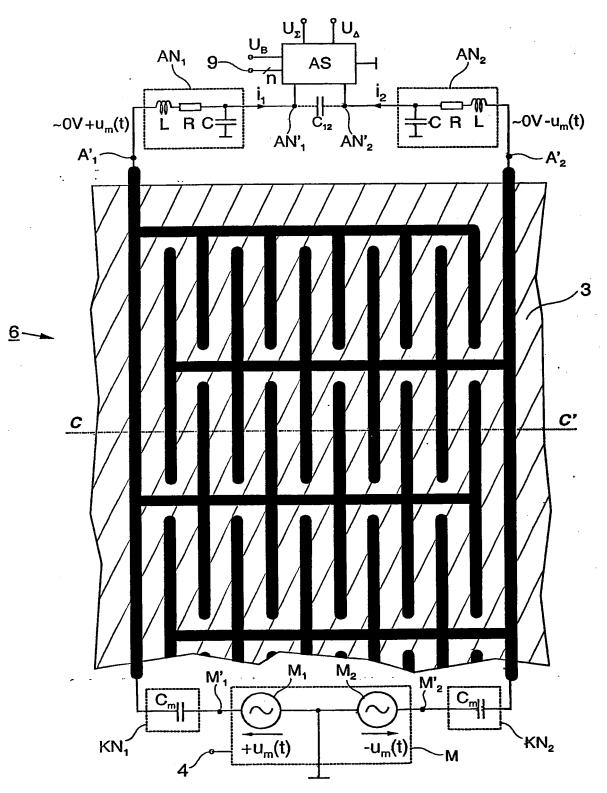
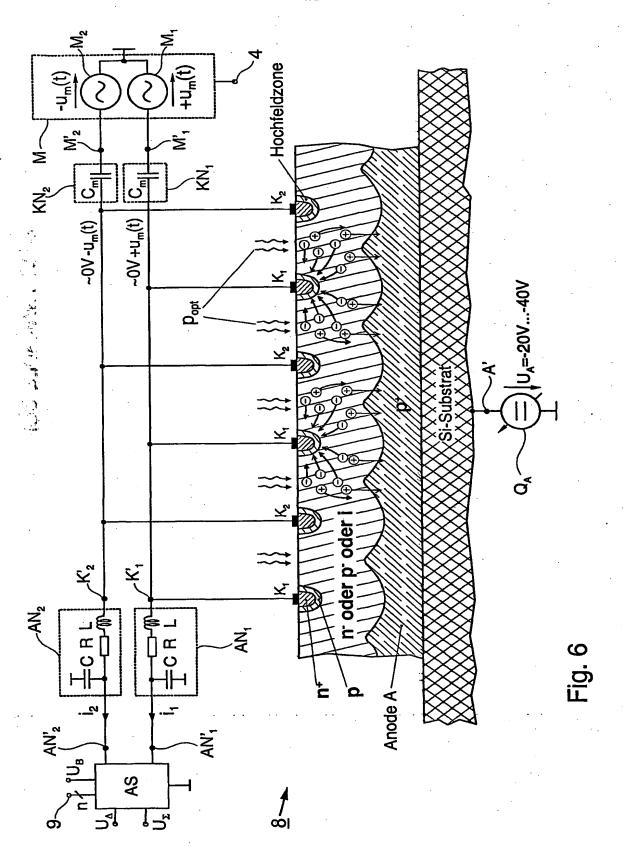


Fig. 5



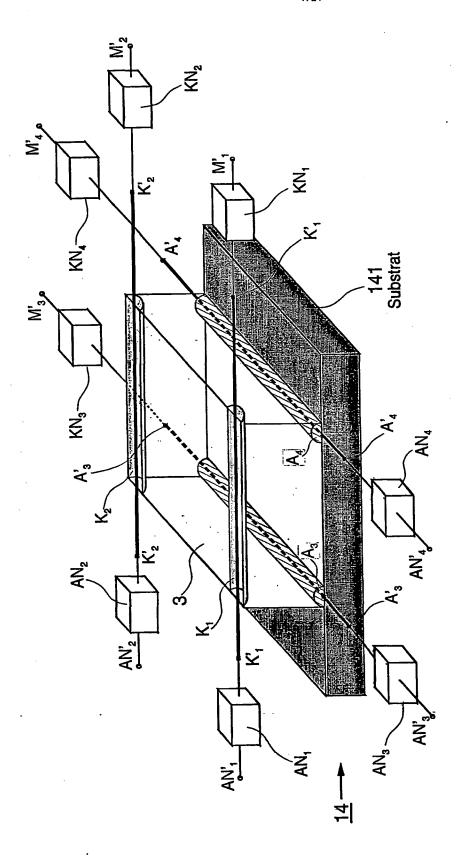


Fig. 8

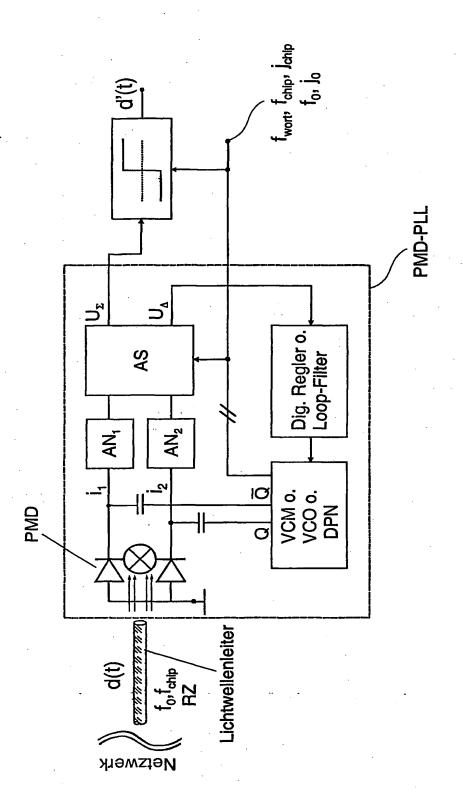


Fig. 9

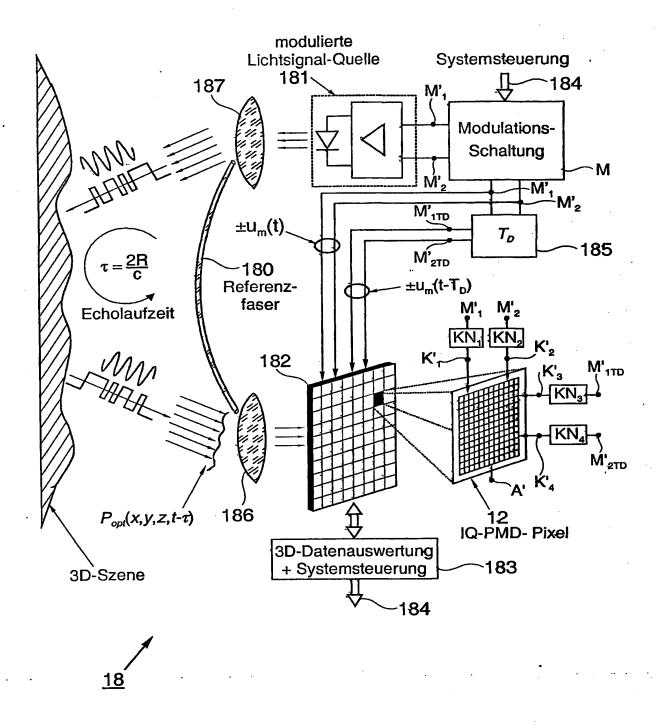
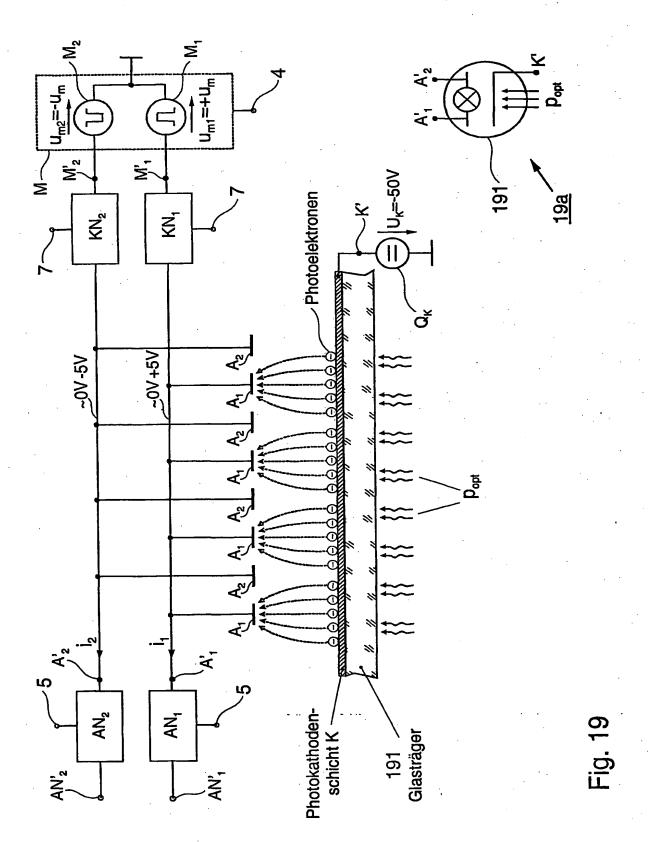


Fig. 18

日の 丁山田村、の つを 大理を見る とうけんかれる



**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

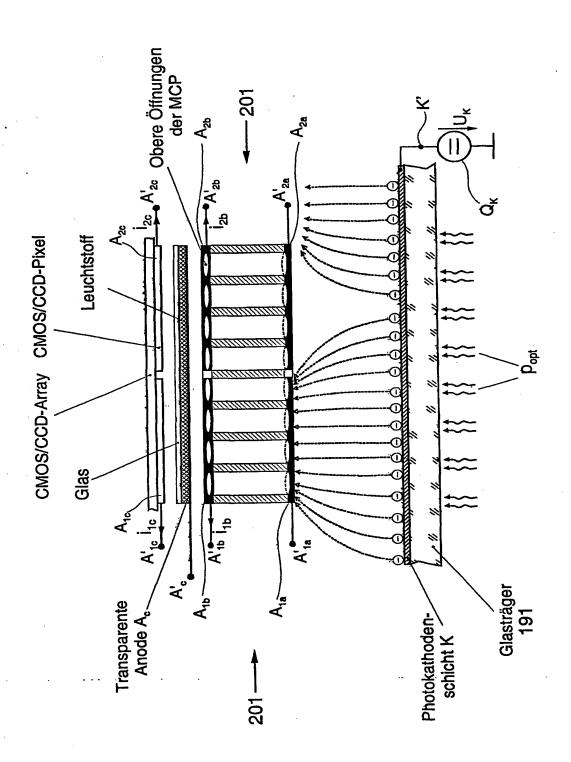
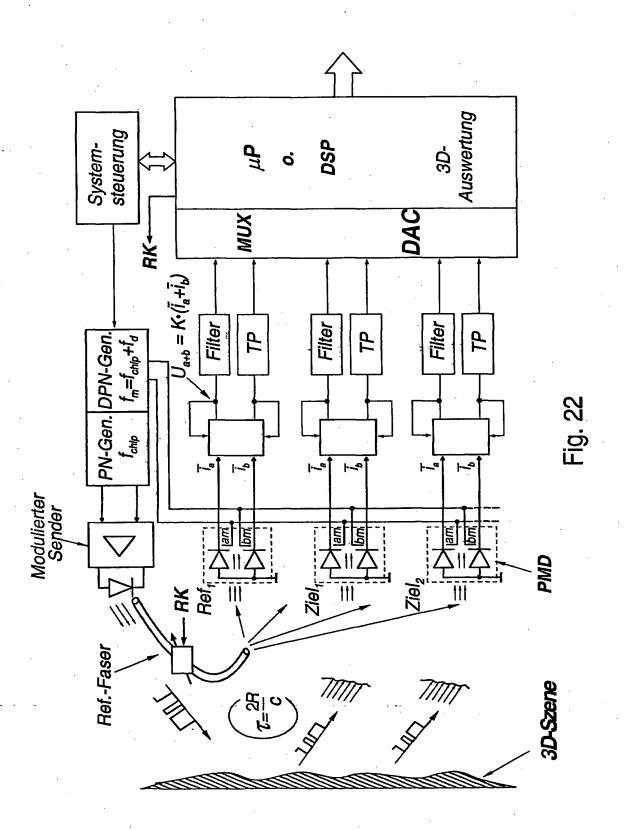
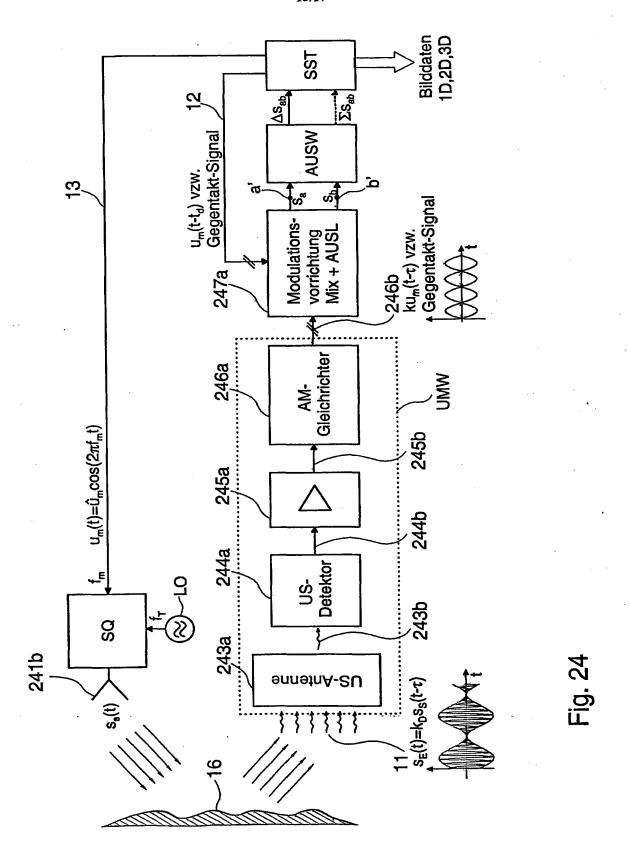


Fig. 20





**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

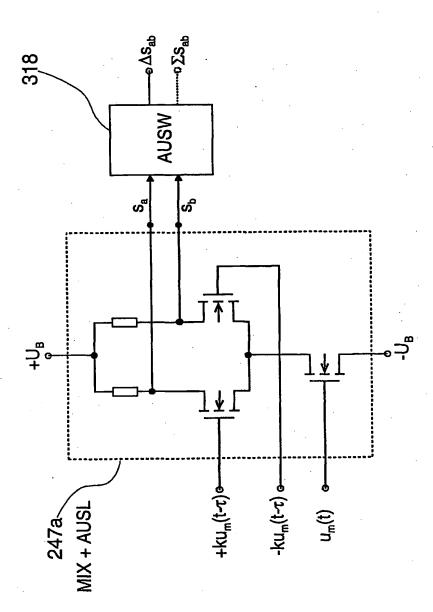
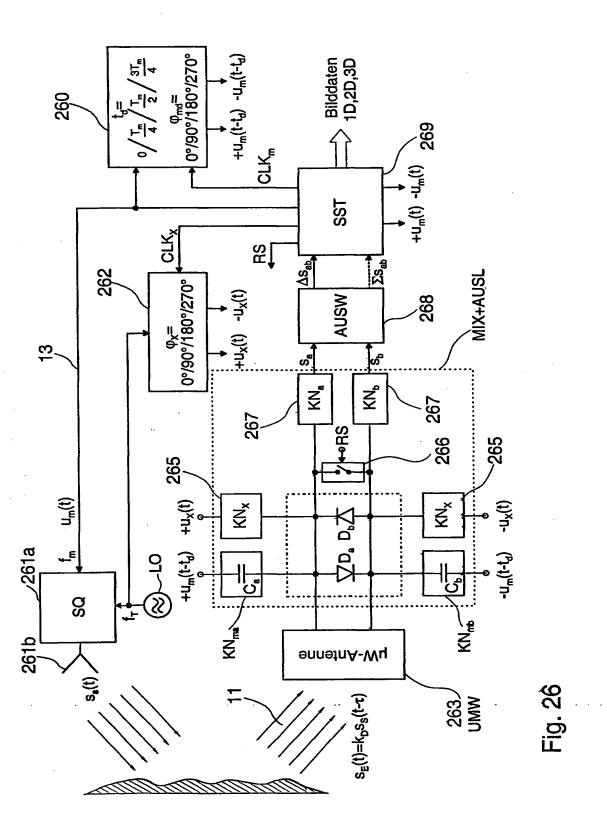


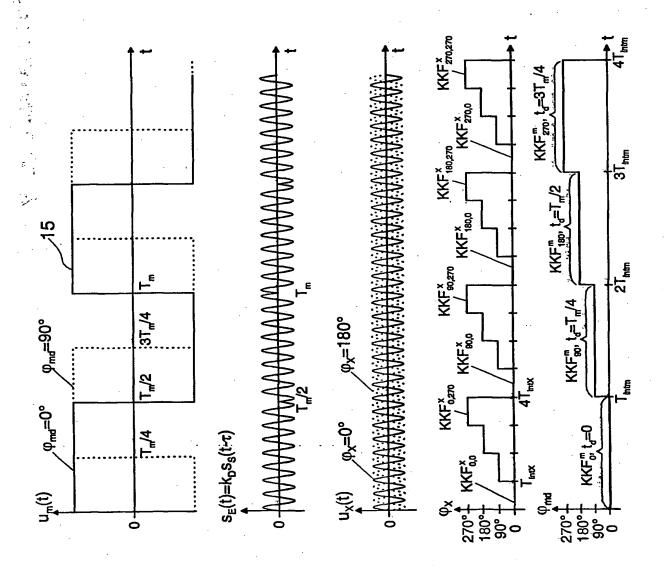
Fig. 25



**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

Meßzyklus	$\phi_{md}$	φx
-	00	00
2	ဝိ	တိ
က	ဝိ	180°
4	ဝိ	270°
5	°06	ဝိ
9	°06	စ္ပိ
7	。 06	180°
œ	06	<b>270</b> °
တ	180°	ဝိ
9	180°	。 06
=	180°	180°
12	180°	270°
<del>1</del> 3	270°	ဝိ
4	270°	。 06
5	270°	180°
16	<b>270</b> °	270°

Fig. 27



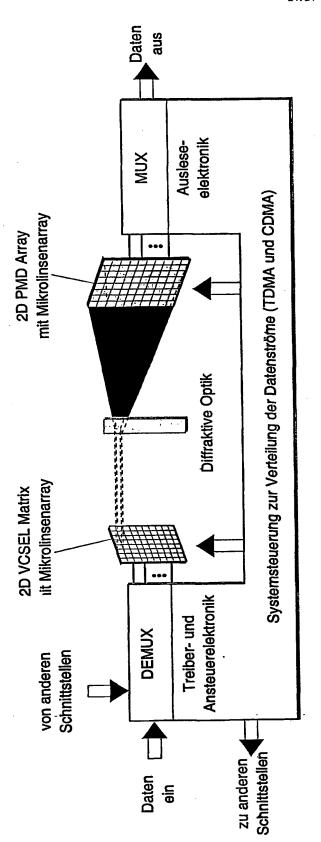


Fig. 28

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tnts onal Application No PCT/DE 00/03632

A. CLASSIFI IPC 7	CATION OF SUBJECT MATTER H03D3/00		·
	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
B. FIELDS S	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification system followed by classifi	ion symbols)	
IPC 7	HO3D	,	·
	on searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields ser	arched
Documentation	on searched other man manner december of		·
	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms used)	
EPO-1nt	ternal, WPI Data		'
		•	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to daim No.
x	R. SCHWARTE: "NEW ELECTRO-OPTIC	CAL MIXING	1
	AND CORRELATING SENSOR : FACILITY APPLICATIONS OF THE PHOTONIC MIX	CER DEVICE	
	(PMD)electr"	ALI DE 1301	
	PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE,		
	BELLINGHAM, US,, vol. 3100, 1 January 1997 (1997	-01-01)	
1	pages 245-253, XP002080273	01 017,	
	BELLINGHAM . US	- <b>-</b>	
1	page 246, line 10 -page 248, line figures 1,2	ne /;	
		-/	
	·		
}			
	•	•	
	·		
		•	
X Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are liste	d in annex.
° Special o	categories of cited documents:	"T" later document published after the in or priority date and not in conflict wi	n me application but
*A* docum	ment defining the general state of the art which is not sidered to be of particular relevance	cited to understand the principle or t	heory underlying the
"E" earlie	er document but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the	ot ne considereu lu
91 9 manus	g date ment which may throw doubts on priority claim(s) or	involve an inventive step when the	ocument is taken alone
citat	hi is cited to establish the publication date of another lion or other special reason (as specified)	cannot be considered to involve an	more other such docu-
i othe	ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or er means	ments, such combination being obv	ious to a person skilled
"P" document	ment published prior to the international filing date but r than the priority date claimed	"&" document member of the same pate	
Date of th	ne actual completion of the international search	Date of mailing of the international	search report
	25 September 2001	20/02/2002	
Name an	nd mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Palent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Butler, N	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int ional Application No PCT/DE 00/03632

<u> </u>	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	 Relevant to claim No.
	SCHWARTE: "NEUARTIGE 3D-VISIONSYSTEME AUF DER BASIS LAYOUT-OPTIMIERTER PMD-STRUKTUREN" TECHNISCHES MESSEN TM,, vol. 65, no. 7/8, 1 July 1998 (1998-07-01), pages 264-271, XP000847213 MUNCHEN,DE page 264, column 1, line 1	1
<b>A</b>	DE 198 21 974 A (SCHWARTE) 25 November 1999 (1999-11-25) page 7, line 2 -page 8, line 36; figure 1	1
A	DE 44 39 298 A (SCHWARTE) 13 June 1996 (1996-06-13) page 4, line 2 -page 5, line 57; figures 1,2	.1
A	DE 197 04 496 A (SCHWARTE) 12 March 1998 (1998-03-12) page 5, line 61 -page 8, line 5; figures 1-3,10,11	1
A	DE 43 28 553 A (SCHWARTE) 3 November 1994 (1994-11-03) page 4, line 6 -page 5, line 33; figure 1	 1
-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 

1

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

inte onal Application No
PCT/DE 00/03632

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19821974	A	25-11-1999	DE	19821974 A	1 25-11-1999
	• • •		AU	5025599 A	06-12-1999
			BR	9910523 A	16-01-2001
			CN	13014 <b>01</b> T	27-06-2001
			WO	996062 <b>9 A</b>	1 25-11-1999°
			EP	1080500 A	1 07-03-2001
DE 4439298	Α	13-06-1996	DE	4439298 A	1 13-06-1996
DE 19704496	A	12-03-1998	DE	19704496 A	1 12-03-1998
		,	ΑU	715284 B	2 20-01-2000
			AU	43761 <b>97 A</b>	
•			BR	97128 <b>04 A</b>	
	•	•	CN	123332 <b>3 A</b>	
•			CZ	9900693 A	
			WO	98102 <b>55 A</b>	
•			EP	1009984 A	
•			HU	· 0001087 A	
		·	JP	2000517427 T	26-12-2000
DE 4328553	A	03-11-1994	DE	4328553 A	1 03-11-1994

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03632 KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 H03D3/00 IPK 7 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H<sub>0</sub>3D IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowelt diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Kategorie\* "NEW ELECTRO-OPTICAL MIXING 1 R. SCHWARTE: X AND CORRELATING SENSOR : FACILITIES AND APPLICATIONS OF THE PHOTONIC MIXER DEVICE (PMD)electr" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, US,, Bd. 3100, 1. Januar 1997 (1997-01-01), Seiten 245-253, XP002080273 BELLINGHAM , US Seite 246, Zeile 10 -Seite 248, Zeile 7; Abbildungen 1.2 Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld  ${\bf C}$  zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist \*E\* ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie: Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) ausgeman)

'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist \*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 20/02/2002 25. September 2001 Bevollmächtigter Bedlensteler Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

1

Butler, N

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte nales Aktenzelchen
PCT/DE 00/03632

	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordenten differ Angabe der im Demacht kommenden von	
A	SCHWARTE: "NEUARTIGE 3D-VISIONSYSTEME AUF DER BASIS LAYOUT-OPTIMIERTER PMD-STRUKTUREN" TECHNISCHES MESSEN TM,, Bd. 65, Nr. 7/8, 1. Juli 1998 (1998-07-01), Seiten 264-271, XP000847213 MUNCHEN,DE Seite 264, Spalte 1, Zeile 1	1
<b>A</b>	DE 198 21 974 A (SCHWARTE) 25. November 1999 (1999-11-25) Seite 7, Zeile 2 -Seite 8, Zeile 36; Abbildung 1	1
A	DE 44 39 298 A (SCHWARTE) 13. Juni 1996 (1996-06-13) Seite 4, Zeile 2 -Seite 5, Zeile 57; Abbildungen 1,2	1
A	DE 197 04 496 A (SCHWARTE) 12. März 1998 (1998-03-12) Seite 5, Zeile 61 -Seite 8, Zeile 5; Abbildungen 1-3,10,11	1
A	DE 43 28 553 A (SCHWARTE) 3. November 1994 (1994-11-03) Seite 4, Zeile 6 -Seite 5, Zeile 33; Abbildung 1	1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Palentfamilie gehören

Int nales Aktenzeichen
PCT/DE 00/03632

Im Recherchenberi ngeführtes Patentdok	cht ument	Datum <b>der</b> Veröffentli <b>chung</b>		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19821974	A	25-11-1999	DE	19821974 A1	25-11-1999
DE 2002200			ΑU	5025599 A	06-12-1999
			BR	9910523 A	16-01-2001
			CN	1301401 T	27-06-2001
			WO	996062 <b>9 A1</b>	25-11-1999
			ΕP	1080500 A1	07-03-2001
DE 4439298	A	13-06-1996	DE	4439298 A1	13-06-1996
DE 1970449	5 A	12-03-1998	DE	19704496 A1	12-03-1998
DE 13/0443	, ,	12 00 1777	ĀŪ	715284 B2	20-01-2000
			AU	43761 <b>97 A</b>	26-03-1998
			BR	9712804 A	23-11-1999
			CN	1233323 A	27-10-1999
			CZ	9900693 A3	11-08-1999
			WO	98102 <b>55 A1</b>	12-03-1998
			EΡ	1009984 A1	21-06-2000
		٠	HU	0001087 A2	28-08-2000
			JP	20005174 <b>27 T</b>	26-12-2000
DE 4328553	Α	03-11-1994	DE	43285 <b>53 A1</b>	03-11-1994